

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	Notacja	3
1.2	Uczenie nadzorowane	3
1.3	Uczenie nienadzorowane	4
1.4	Praktyka uczenia maszynowego	5
1.4.1	Przygotowanie danych	5
1.4.2	Tuning hiperparametrów i walidacja skrośna	6
2	Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka	7
2.1	Przestrzeń probabilistyczna	7
2.2	Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń	9
2.3	Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa	10
2.4	Zmienne losowe	10
2.5	Ważne rozkłady jednowymiarowe	14
2.6	Zmienne losowe wielowymiarowe	16
2.7	Niezależność zmiennych losowych	18
2.8	Kowariancja i współczynnik korelacji	20
2.9	Wielowymiarowy rozkład normalny	21
2.10	Rodzaje zbieżności zmiennych losowych	21
2.11	Wnioskowanie statystyczne	22
2.12	Prawa wielkich liczb i CTG	23
2.13	Estymatory punktowe	24
3	Podstawy statystycznego uczenia maszynowego	26
3.1	Podstawy wnioskowania bayesowskiego	26
3.2	Modele gaussowskie i liniowe modele gaussowskie	27
3.3	Regresja liniowa	29
3.4	Regularyzacja	30
3.5	Robust regression	32
3.6	Procesy gaussowskie	33
3.7	Metryki do oceny regresji i klasyfikacji	36
3.7.1	Regresja	36
3.7.2	Klasyfikacja binarna	37
3.7.3	Klasyfikacja wieloklasowa	39
3.8	Klasyfikator najbliższych sąsiadów	40
3.9	Naiwny klasyfikator bayesowski	41
3.10	Estymator jądrowy gęstości	42
3.11	Wieloklasowa regresja logistyczna	43

3.12	Anomaly detection	46
3.13	Metody selekcji cech	46
3.14	Próbkowanie Monte Carlo łańcuchami Markowa	48
3.14.1	Algorytm Metropolisa–Hastingsa	48
3.14.2	Próbkowanie Gibbsa	48
4	Uczenie głębokie i sieci neuronowe	48

1 Wstęp

Celem tych notatek jest zwięźle przedstawienie kompletu zagadnień związanych z szeroko pojętym uczeniem głębokim jako podejściem do Sztucznej Inteligencji (SI). Zaczynamy od minimalnego zbioru wymaganych tematów z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Następnie opisujemy podstawowe metody uczenia maszynowego z probabilistycznego punktu widzenia. W końcu przechodzimy do zasadniczej części związanej z uczeniem głębokim i sieciami neuronowymi. W każdej części staramy się przedstawiać opisywane tematy w sposób minimalistyczny, skupiając się głównie na matematycznej i ideowej, a nie implementacyjnej stronie zagadnień. Liczymy, iż takie podejście zapewni odpowiednio głębokie zrozumienie tematu, dzięki któremu dalsze studiowanie całej gamy specyficznych technicznych tematów nie sprawi żadnego problemu.

1.1 Notacja

W dalszej części tekstu będziemy stosować przedstawioną tutaj pokrótce notację. Wektory, które traktujemy jako elementy przestrzeni \mathbb{R}^d ze standardowo zdefiniowanymi operacjami dodawania i mnożenia przez skalar będziemy oznaczać wytłuszczonymi małymi literami np. $\mathbf{x}, \mathbf{w}, \phi$. Wielkość \mathbf{x}_i będzie oznaczać dany element wektora (w tym przypadku i -ty element \mathbf{x}). Wielkość \mathbf{x}^μ będzie oznaczać pewien (w tym przypadku μ -ty) element pewnego zbioru wektorów. Macierze oraz wielowymiarowe tablice (zwane również niefortunnie tensorami) będziemy oznaczać wytłuszczonymi wielkimi literami np. $\mathbf{X}, \mathbf{W}, \Phi$. Analogicznie jak w przypadku wektorów przez $\mathbf{X}_{i_1 i_2 \dots i_k}$ będziemy oznaczać (i_1, i_2, \dots, i_k) element k -wymiarowej tablicy \mathbf{X} , natomiast \mathbf{X}^μ będzie oznaczać μ -ty element pewnego zbioru tablic.

1.2 Uczenie nadzorowane

Uczenie nadzorowane jest jednym z dwóch podstawowych (pomijając tzw. uczenie ze wzmocnieniem) paradygmatów w uczeniu maszynowym, którego ogólną ideą jest zdefiniowanie pewnego modelu odwzorowującego dane wejściowe na wyjściowe predykcje. Zakładamy w nim, iż mamy dostępny zbiór obserwacji w postaci uporządkowanych par $\mathcal{X} = \{(\mathbf{x}^\mu, y_\mu)\}_{\mu=1}^n$, gdzie $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ nazywamy wektorem cech a y jest prawidłową wartością odpowiedzi dla tych cech. Dwa najbardziej podstawowe przypadki zagadnień tego rodzaju to regresja oraz klasyfikacja. W przypadku regresji zmienna y przyjmuje wartości z przedziału liczb rzeczywistych. W przypadku klasyfikacji zmienna y przyjmuje wartości ze skończonego zbioru kategorii, przy czym wartości z tego zbioru nie powinny posiadać naturalnej tj. wynikają-

cej z natury problemu, relacji porządku; gdy tak nie jest mamy do czynienia z regresją/klasyfikacją porządkową (z ang. *ordinal regression/classification*).

W jaki sposób tworzymy wspomniany model odwzorowujący \mathbf{x} na y ? W dalszych paragrafach poznamy różne metody, ale najczęściej (nie wchodząc teraz w modelowanie probabilistyczne) modelem jest pewna rodzina funkcji postaci $\hat{y}(\mathbf{x}; \mathbf{w})$ parametryzowana skończoną liczbą parametrów, które możemy łącznie zapisać jako pewien wektor $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^m$. Aby znaleźć parametry \mathbf{w} , dzięki którym dla konkretnego zagadnienia model będzie zadowalająco odwzorowywał cechy na predykcje (innymi słowy aby nauczyć model) wprowadzamy dodatkowo funkcjonal kosztu (z ang. *loss function*) $\ell[\hat{y}(\mathbf{x}; \mathbf{w}), y]$, który kwantyfikuje odpowiedzi modelu ϕ w stosunku do znanych prawidłowych odpowiedzi y . Trening modelu polega wówczas na znalezieniu parametrów \mathbf{w}^* , które minimalizują średnią z wartości funkcji kosztu dla przykładów w zbiorze treningowym \mathcal{X}

$$\mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \frac{1}{n} L(\mathcal{X}; \mathbf{w}) = \arg \min_{\mathbf{w}} \frac{1}{n} \sum_{\mu=1}^n \ell[\hat{y}(\mathbf{x}^\mu; \mathbf{w}), y_\mu]. \quad (1.1)$$

Zauważmy, że takie podejście ma jedną zasadniczą wadę – istotnie nie interesuje nas tak naprawdę, jak model radzi sobie na zbiorze treningowym, tylko jak będzie radził sobie na nowych, niewidzianych wcześniej danych. Sytuację, w której model bardzo dobrze modeluje dane w zbiorze treningowym, ale słabo radzi sobie na nowych danych nazywamy przeuczeniem lub nadmiernym dopasowaniem (z ang. *overfitting*). Sytuację, w której model słabo radzi sobie zarówno na zbiorze treningowym, jak i na nowych danych nazywamy niedouczeniem lub niedopasowaniem (z ang. *underfitting*). Występowanie *overfittingu* i *underfittingu* jest powiązane z pojemnością (z ang. *capacity*) modelu. Złożony model o dużej pojemności potrafi dopasować się do bardzo skomplikowanych obserwacji, ale istnieje ryzyko jego przeuczenia (mówimy wówczas o *high variance*). Dla prostego modelu o małej pojemności istnieje z kolei ryzyko, iż nie ma on wystarczająco ekspresywności (mówimy wówczas o *high bias*).

1.3 Uczenie nienadzorowane

W przypadku uczenia nienadzorowanego naszym celem nie jest znalezienie modelu odwzorowującego cechy na predykcje. Chcemy raczej zrozumieć wewnętrzną strukturę danych. Modele tego rodzaju znajdują zastosowanie w analizie biznesowej, gdzie pozwalają, chociażby na analizę ważności poszczególnych wskaźników, czy wizualizację wysoko-wymiarowych danych. Nas będą interesować natomiast szczególnie generatywne modele nienadzorowane, za pomocą których modelujemy rozkład prawdopodobieństwa danych, czy to wprost poprzez funkcję gęstości

prawdopodobieństwa, czy też jedynie jako model, z którego możemy próbkować nowe przykłady.

1.4 Praktyka uczenia maszynowego

W dalszej części nie będziemy skupiać się na detalach implementacyjnych. W naszej ocenie jednak dziedzina uczenia maszynowego jest przede wszystkim „nauką eksperymentalną” dlatego bardzo ważne jest empiryczne sprawdzenie różnych metod przed wybraniem ostatecznego modelu dla danego zagadnienia. W tym paragrafie opisujemy standardowe praktyki stosowane przy trenowaniu modeli uczenia maszynowego (głównie nadzorowanych operujących na danych tabelarycznych).

1.4.1 Przygotowanie danych

Kluczem do uzyskania dobrych wyników przy korzystaniu z algorytmów uczenia maszynowego jest odpowiednie przygotowanie danych (z ang. *preprocessing*). Typowo preprocessing składa się z:

- wczytania danych;
- eksploracji danych oraz wstępnego czyszczenia, w szczególności usunięcia jawnych wartości odstających (z ang. *outliers*) oraz cech posiadających zbyt dużo wartości brakujących;
- analizy rozkładu zmiennej docelowej oraz ewentualnej transformacji logarytmicznej, która poprawia stabilność numeryczną, gdy przewidywane wartości są dużymi dodatnimi liczbami rzeczywistymi, zmienia dziedzinę zmiennej objaśnianej z \mathbb{R}_+ na \mathbb{R} oraz dodatkowo jest przykładem transformacji stabilizującej wariancję;
- podziału zbioru na część treningową oraz testową;
- dokonania skalowania i imputacji brakujących wartości cech (metody `.fit()` wywołujemy jedynie dla zbioru treningowego);
- usunięcia silnie skorelowanych cech;
- zakodowania wartości kategorycznych za pomocą tzw. *one-hot encoding* pamiętając o *dummy variable trap* – jedną z k kategorii kodujemy za pomocą wektora *one-hot* długości $n - 1$, aby uniknąć zależności liniowej między cechami (opcja `drop="first"` w `OneHotEncoder` w `scikit-learn`);

- wykonania feature engineering – dodania wielomianów cech do naszych danych lub skonstruowania innych cech (np. cech określających miesiąc, dzień itp.);

Podział zbioru na część treningową i testową jest najważniejszym etapem pre-processingu. Zbiór testowy wydzielamy, aby po wytrenowaniu modelu sprawdzić, jak poradzi on sobie na nowych, niewidzianych wcześniej danych. Powinniśmy go traktować jako dane, które będziemy w przyszłości dostawać po wdrożeniu modelu do realnego systemu. Takie dane również będziemy musieli przeskalować, zakodować itp., ale parametry potrzebne do wykonania tych transformacji możemy wziąć jedynie z dostępnego wcześniej zbioru treningowego. Wykorzystanie danych testowych w procesie treningu to **błąd wycieku danych** (z ang. *data leakage*). Skutkuje on niepoprawnym, nadmiernie optymistycznym oszacowaniem jakości modelu.

1.4.2 Tuning hiperparametrów i walidacja skrośna

Praktycznie wszystkie modele uczenia maszynowego mają hiperparametry, często liczne, które w zauważalny sposób wpływają na wyniki, a szczególnie na underfitting i overfitting. Ich wartości trzeba dobrać zatem dość dokładnie. Proces doboru hiperparametrów nazywa się tuningiem hiperparametrów (z ang. *hyperparameter tuning*).

Istnieje na to wiele sposobów. Większość z nich polega na tym, że trenuje się za każdym razem model z nowym zestawem hiperparametrów i wybiera się ten zestaw, który pozwala uzyskać najlepsze wyniki. Metody głównie różnią się między sobą sposobem doboru kandydujących zestawów hiperparametrów. Najprostsze i najpopularniejsze to:

- pełne przeszukiwanie (z ang. *grid search*) – definiujemy możliwe wartości dla różnych hiperparametrów, a metoda sprawdza ich wszystkie możliwe kombinacje (czyli siatkę),
- losowe przeszukiwanie (z ang. *randomized search*) – definiujemy możliwe wartości jak w pełnym przeszukiwaniu, ale sprawdzamy tylko ograniczoną liczbę losowo wybranych kombinacji.

Jak ocenić, jak dobry jest jakiś zestaw hiperparametrów? Nie możemy sprawdzić tego na zbiorze treningowym – wyniki byłyby zbyt optymistyczne. Nie możemy wykorzystać zbioru testowego – mielibyśmy wyciek danych, bo wybieralibyśmy model explicite pod nasz zbiór testowy. Trzeba zatem osobnego zbioru, na

którym będziemy na bieżąco sprawdzać jakość modeli dla różnych hiperparametrów. Jest to zbiór walidacyjny (z ang. *validation set*). Zbiór taki wycina się ze zbioru treningowego.

Jednorazowy podział zbioru na części nazywa się *split validation* lub *holdout*. Używamy go, gdy mamy sporo danych, i 10-20% zbioru jako dane walidacyjne czy testowe to dość dużo, żeby mieć przyzwoite oszacowanie. Zbyt mały zbiór walidacyjny czy testowy da nam mało wiarygodne wyniki – nie da się nawet powiedzieć, czy zbyt pesymistyczne, czy optymistyczne. W praktyce niestety często mamy mało danych. Trzeba zatem jakiejś magicznej metody, która stworzy nam więcej zbiorów walidacyjnych z tej samej ilości danych. Taką metodą jest walidacja skrośna (z ang. *cross validation*, CV). Polega na tym, że dzielimy zbiór treningowy na K równych podzbiorów, tzw. foldów. Każdy podzbiór po kolei staje się zbiorem walidacyjnym, a pozostałe łączymy w zbiór treningowy. Trenujemy zatem K modeli dla tego samego zestawu hiperparametrów i każdy testujemy na zbiorze walidacyjnym. Mamy K wyników dla zbiorów walidacyjnych, które możemy uśrednić (i ewentualnie obliczyć odchylenie standardowe). Takie wyniki są znacznie bardziej wiarygodne.

2 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

2.1 Przestrzeń probabilistyczna

Pojęciem pierwotnym w rachunku prawdopodobieństwa jest pojęcie **przestrzeni zdarzeń elementarnych**, którą oznaczamy Ω . W przypadku doświadczeń losowych przestrzeń zdarzeń elementarnych jest zbiorem wszystkich niepodzielnych wyników obserwacji.

Definicja 2.1 (Rodziny zdarzeń). Niech Ω będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Rodziną zdarzeń nazwiemy rodzinę zbiorów \mathcal{F} taką, że

1. $\Omega \in \mathcal{F}$.
2. Jeśli $A \in \mathcal{F}$ to $\Omega \setminus A \in \mathcal{F}$.
3. Jeśli $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ to $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$.

Rodzinę zdarzeń \mathcal{F} nazywamy σ -ciałem zdarzeń losowych.

Definicja 2.2 (Zdarzenia losowego). Zdarzeniem losowym nazywamy dowolny zbiór należący do rodziny zdarzeń \mathcal{F} . W szczególności Ω nazwiemy zdarzeniem pewnym, a \emptyset – zdarzeniem niemożliwym.

Definicja 2.3 (Rozkładu prawdopodobieństwa). *Niech dana będzie przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω i rodzina zdarzeń \mathcal{F} . Rozkładem prawdopodobieństwa nazwiemy funkcję $P : \mathcal{F} \mapsto [0; 1]$ spełniającą*

1. Dla każdego $A \in \mathcal{F}$ zachodzi $P(A) \geq 0$.
2. $P(\Omega) = 1$.
3. Dla każdego ciągu zdarzeń parami rozłącznych $A_1, A_2, \dots, \forall i \neq j : A_i \cap A_j = \emptyset$ zachodzi

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Twierdzenie 2.1. *Niech P będzie rozkładem prawdopodobieństwa w rodzinie zdarzeń \mathcal{F} , wówczas*

1. $P(\emptyset) = 0$.
2. (Addytywność) Dla dowolnych zdarzeń A_1, \dots, A_n parami rozłącznych zachodzi

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

3. Dla dowolnego zdarzenia A zachodzi

$$P(A') = 1 - P(A).$$

4. Dla dowolnych zdarzeń A, B zachodzi

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

5. Jeśli $A \subset B$ to $P(A) \leq P(B)$.
6. Dla każdego zdarzenia A zachodzi $P(A) \leq 1$.

Definicja 2.4 (Przestrzeni probabilistycznej). *Przestrzenią probabilistyczną nazywamy uporządkowaną trójkę (Ω, \mathcal{F}, P) , gdzie Ω jest przestrzenią zdarzeń elementarnych, \mathcal{F} – rodziną zdarzeń określoną na Ω , a P – rozkładem prawdopodobieństwa w \mathcal{F} .*

2.2 Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń

Definicja 2.5 (Prawdopodobieństwa warunkowego). *Jeśli $P(B) > 0$ to prawdopodobieństwem $P(A | B)$ zdarzenia A pod warunkiem zdarzenia B nazywamy iloraz prawdopodobieństw*

$$P(A | B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Można pokazać, iż prawdopodobieństwo warunkowe jako funkcja zdarzenia A przy ustalonym zdarzeniu B spełnia wszystkie aksjomaty rozkładu prawdopodobieństwa.

Twierdzenie 2.2 (O wielokrotnym warunkowaniu). *Dla dowolnych zdarzeń A_1, \dots, A_n takich, że $P(A_1, \dots, A_n) > 0$ zachodzi*

$$P(A_1, \dots, A_n) = P(A_n | A_{n-1}, \dots, A_1) \dots P(A_2 | A_1) P(A_1),$$

gdzie dla uproszczenia zapisu używamy $P(A, B)$ w znaczeniu $P(A \cap B)$.

Definicja 2.6 (Niezależności pary zdarzeń). *Zdarzenia A, B nazwiemy niezależnymi jeśli*

$$P(A, B) = P(A)P(B).$$

Zauważmy, iż w przypadku $P(B) > 0$ powyższa definicja jest równoważna bardziej intuicyjnej wynikającej z definicji prawdopodobieństwa warunkowego, mianowicie zdarzenia A, B nazywamy niezależnymi jeśli $P(A | B) = P(A)$.

Definicja 2.7 (Niezależności zdarzeń). *Zdarzenia A_1, \dots, A_n nazwiemy niezależnymi, jeśli dla dowolnych wskaźników k_1, \dots, k_s , gdzie $1 \leq k_1 < \dots < k_s \leq n$ zachodzi*

$$P(A_{k_1}, \dots, A_{k_s}) = P(A_{k_1}) \dots P(A_{k_s}).$$

Twierdzenie 2.3 (O łącznym prawdopodobieństwie niezależnych zdarzeń). *Jeśli zdarzenia A_1, \dots, A_n są niezależne to*

$$P(A_1, \dots, A_n) = P(A_1) \dots P(A_n).$$

Definicja 2.8 (Warunkowej niezależności pary zdarzeń). *Zdarzenia A, B są warunkowo niezależne względem C jeśli*

$$P(A, B | C) = P(A | C)P(B | C).$$

Definicja 2.9 (Warunkowej niezależności zdarzeń). *Zdarzenia A_1, \dots, A_n są warunkowo niezależne względem B jeśli dla dowolnych wskaźników k_1, \dots, k_s , gdzie $1 \leq k_1 < \dots < k_s \leq n$ zachodzi*

$$P(A_{k_1}, \dots, A_{k_s} \mid B) = P(A_{k_1} \mid B) \dots P(A_{k_s} \mid B).$$

Twierdzenie 2.4. *Jeśli zdarzenia A_1, \dots, A_n są warunkowo niezależne względem B to*

$$P(A_1, \dots, A_n \mid B) = P(A_1 \mid B) \dots P(A_n \mid B).$$

2.3 Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa

Definicja 2.10 (Układu zupełnego zdarzeń). *Jeśli zdarzenia A_1, A_2, \dots , są parami rozłączne oraz $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$ to zbiór zdarzeń $\{A_i\}$ nazywamy układem zupełnym.*

Twierdzenie 2.5 (O prawdopodobieństwie całkowitym). *Jeśli zdarzenia A_i (gdzie i przebiega przeliczalny zbiór wartości) tworzą układ zupełny zdarzeń oraz $P(A_i) > 0$ dla każdego i , to dla dowolnego zdarzenia B zachodzi*

$$P(B) = \sum_i P(B \mid A_i)P(A_i).$$

Twierdzenie 2.6 (Bayesa). *Jeśli zdarzenia A_i spełniają założenia tw. o prawdopodobieństwie całkowitym oraz $P(B) > 0$, to dla każdego zdarzenia A_j z rozpatrywanego układu zdarzeń zachodzi*

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{P(B)} = \frac{P(B \mid A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B \mid A_i)P(A_i)}.$$

Prawdopodobieństwa $P(A_j)$ nazywamy prawdopodobieństwami **a priori**, a $P(A_j \mid B)$ – **a posteriori**. Prawdopodobieństwo $P(B \mid A_j)$ nazywamy **wiarygodnością**.

2.4 Zmienne losowe

Definicja 2.11 (Zmiennej losowej). *Niech (Ω, \mathcal{F}, P) będzie przestrzenią probabilistyczną. Niech dany będzie również drugi zbiór \mathcal{X} , w którym wyróżniamy σ -ciało $\mathcal{F}_{\mathcal{X}}$. Zmienną losową X nazywamy odwzorowanie*

$$X : \Omega \mapsto \mathcal{X}$$

takie, że dla każdego $A \in \mathcal{F}_{\mathcal{X}}$ zachodzi warunek

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\} \in \mathcal{F}.$$

W szczególności jeśli $\mathcal{X} = \mathbb{R}$ to zmienną losową X nazywamy **zmienną losową rzeczywistą**, natomiast jeśli $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$ to zmienną losową \mathbf{X} nazywamy **zmienną losową n -wymiarową**.

Definicja 2.12 (Rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej). *Niech $X : \Omega \mapsto \mathcal{X}$ będzie zmienną losową. Funkcję $P_X : \mathcal{F}_X \mapsto [0; 1]$ określoną jako*

$$P_X(A) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\})$$

nazywamy rozkładem prawdopodobieństwa zmiennej losowej X .

W dalszym ciągu będziemy stosować notację uproszczoną pomijając indeks dolny X tj.

$$P(X \in A) := P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}).$$

Znajomość rozkładu zmiennej losowej X pozwala badać własności tej zmiennej bez znajomości przestrzeni probabilistycznej (Ω, \mathcal{F}, P) , na której owa zmienna jest określona. Możemy mianowicie zawsze rozpatrywać tę zmienną jako określoną na przestrzeni probabilistycznej $(\mathcal{X}, \mathcal{F}_X, P_X)$.

Definicja 2.13 (Dystrybuanty zmiennej losowej rzeczywistej). *Niech $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$ będzie zmienną losową rzeczywistą. Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy funkcję $F : \mathbb{R} \mapsto [0; 1]$ zdefiniowaną jako*

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Twierdzenie 2.7 (Własności dystrybuanty zmiennej rzeczywistej). *Niech F będzie dystrybuantą zmiennej losowej rzeczywistej X , wówczas*

1. *Jeśli $a < b$ to $F(b) - F(a) = P(X \in (a; b])$.*
2. *Funkcja F jest niemalejąca.*
3. *$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ oraz $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.*
4. *F jest prawostronnie ciągła.*
5. *F jest ciągła w x_0 wtedy i tylko wtedy, gdy $P(X = x_0) = 0$.*

Definicja 2.14 (Rozkładu dyskretnego zmiennej losowej rzeczywistej). *Mówimy, że zmienna losowa rzeczywista X ma rozkład dyskretny jeśli istnieje skończony lub przeliczalny zbiór $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}$ taki, że*

$$P(X \in \mathcal{S}) = 1.$$

Dla takiej zmiennej określa się funkcję prawdopodobieństwa (z ang. probability mass function, pmf)

$$p(x) = P(X = x), \quad x \in \mathcal{S}.$$

Zauważmy, że jeśli zmienna X ma rozkład dyskretny to zbiór \mathcal{S} ma postać $\{x_1, \dots, x_k\}$ dla pewnych $x_i \in \mathbb{R}$.

Definicja 2.15 (Rozkładu ciągłego zmiennej losowej rzeczywistej). *Mówimy, że zmienna losowa rzeczywista X ma rozkład ciągły jeśli istnieje funkcja $p : \mathbb{R} \mapsto [0; +\infty)$ taka, że dla dowolnego przedziału $(a; b)$ zachodzi*

$$P(X \in (a; b)) = \int_a^b p(x) dx .$$

Funkcję p nazywamy gęstością rozkładu prawdopodobieństwa (z ang. probability density function, pdf).

Jeśli X jest zmienną losową rzeczywistą o rozkładzie ciągłym to wartość dystrybucyjną jest dana przez

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(x') dx' . \quad (2.1)$$

W szczególności dystrybucyjną F jest ciągła oraz dla każdego x zachodzi $P(X = x) = 0$.

Definicja 2.16 (Wartości oczekiwanej zmiennej losowej rzeczywistej). *Wartością oczekiwaną zmiennej losowej rzeczywistej X nazywamy liczbę m określoną wzorem*

$$m = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x) dx$$

dla rozkładu ciągłego oraz

$$m = \sum_{x \in \mathcal{S}} xp(x)$$

dla rozkładu dyskretnego. Stosujemy dodatkowo oznaczenie $\mathbb{E}[X] := m$.

Definicja 2.17 (Wariancji zmiennej losowej rzeczywistej). *Wariancją zmiennej losowej rzeczywistej X nazywamy liczbę σ określoną wzorem*

$$\sigma^2 = \mathbb{E}[(X - m)^2] ,$$

*gdzie $m = \mathbb{E}[X]$. Stosujemy dodatkowo oznaczenie $\mathbb{V}[X] := \sigma^2$. **Odchyleniem standardowym** zmiennej losowej X nazywamy pierwiastek jej wariancji*

$$\sigma = \sqrt{\mathbb{V}[X]} .$$

Twierdzenie 2.8 (Własności wariancji). *Niech X będzie zmienną losową rzeczywistą, wówczas*

$$1. \mathbb{V}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

2. *Jeśli zmienna X ma skończoną wariancję, to dla dowolnych $a, b \in \mathbb{R}$ zachodzi*

$$\mathbb{V}[aX + b] = a^2 \mathbb{V}[X].$$

3. $\mathbb{V}[X] = 0$ *wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje $x_0 \in \mathbb{R}$ takie, że*

$$P(X \neq x_0) = 0.$$

Definicja 2.18 (Zmiennej standaryzowanej). *Zmienną losową o wartości oczekiwanej 0 i wariancji 1 nazywamy zmienną standaryzowaną. Jeśli X jest dowolną zmienną o niezerowej wariancji, to*

$$Z := \frac{X - m}{\sigma}$$

jest zmienną standaryzowaną, ponieważ

$$\mathbb{E}[Z] = \frac{1}{\sigma} \mathbb{E}[X - m] = \frac{1}{\sigma} (m - m) = 0$$

oraz

$$\mathbb{V}[Z] = \frac{1}{\sigma^2} \mathbb{V}[X] = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1.$$

Twierdzenie 2.9 (Nierówność Czebyszewa). *Jeśli zmienna losowa X ma skończoną wartość średnią m i wariancję σ^2 , to dla dowolnego $\epsilon > 0$ zachodzi*

$$P(|X - m| \geq \epsilon \sigma) \leq \frac{1}{\epsilon^2}.$$

Definicja 2.19 (Kwantyla). *Kwantylem rzędu $p \in (0; 1)$ zmiennej losowej o dystrybucji F nazywamy dowolną liczbę q_p taką, że*

$$F(q_p^-) \leq p \leq F(q_p).$$

*Kwantyl rzędu 0.5 nazywamy **medianą**, kwantyl rzędu 0.25 – **dolnym kwantylem**, a kwantyl rzędu 0.75 – **górnym kwantylem**. Jeśli X ma rozkład ciągły, to kwantylem rzędu p jest dowolne rozwiązanie równania*

$$F(q_p) = p.$$

Definicja 2.20 (Mody). *Modą zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym nazywa się dowolne maksimum funkcji prawdopodobieństwa tego rozkładu.*

Modą zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym nazywa się dowolne maksimum lokalne gęstości tego rozkładu.

2.5 Ważne rozkłady jednowymiarowe

Definicja 2.21 (Rozkładu jednopunktowego). *Jeśli X jest zmienną losową rzeczywistą o rozkładzie dyskretnym i $\mathcal{S} = \{x_0\}$, to mówimy, że X ma rozkład jednopunktowy, wówczas*

$$m = x_0, \quad \sigma^2 = 0.$$

Definicja 2.22 (Rozkładu dwupunktowego). *Jeśli X jest zmienną losową rzeczywistą o rozkładzie dyskretnym i $\mathcal{S} = \{x_1, x_2\}$ oraz $p(x_1) = p$, to mówimy, że X ma rozkład dwupunktowy z parametrem p , wówczas*

$$m = x_1p + x_2(1 - p), \quad \sigma^2 = p(1 - p)(x_1 - x_2)^2.$$

*Jeśli $x_1 = 1$ i $x_2 = 0$ to taki rozkład dwupunktowy nazywamy **rozkładem zero-jedynkowym** (lub rozkładem Bernoulliego) i oznaczamy jako $X \sim \text{Ber}(p)$.*

Definicja 2.23 (Schematu dwumianowego). *Rozważmy doświadczenie losowe o dwu możliwych wynikach: sukces osiągamy z prawdopodobieństwem p , porażkę z prawdopodobieństwem $1 - p$. Doświadczenie tego rodzaju nazywamy **próbą Bernoulliego**. Doświadczenie takie jest modelowane zmienną losową o rozkładzie dwupunktowym z parametrem p . Schematem dwumianowym (lub schematem Bernoulliego) nazywamy doświadczenie polegające na n -krotnym powtórzeniu próby Bernoulliego, przy założeniu, iż poszczególne próby są od siebie niezależne.*

Definicja 2.24 (Rozkładu dwumianowego). *Niech X będzie zmienną losową taką, że X jest liczbą sukcesów w schemacie dwumianowym długości n z prawdopodobieństwem sukcesu w każdej próbie równym p . Wówczas*

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Rozkład prawdopodobieństwa określony powyższym wzorem nazywam się rozkładem dwumianowym o parametrach n, p . Jeśli zmienna X ma rozkład dwumianowy to stosujemy notację $X \sim \text{Bin}(n, p)$. Jeśli $X \sim \text{Bin}(n, p)$ to

$$m = np, \quad \sigma^2 = np(1 - p).$$

Definicja 2.25 (Rozkładu geometrycznego). *Mówimy, że zmienna losowa X ma rozkład geometryczny z parametrem $p \in (0, 1)$, tj. $X \sim \text{Geo}(p)$, jeśli $\mathcal{S} = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, a funkcja prawdopodobieństwa ma postać*

$$p(x) = (1 - p)^{x-1} p.$$

Zmienna X opisuje czas oczekiwania na pierwszy sukces w schemacie dwumianowym o nieskończonej długości. Jeśli $X \sim \text{Geo}(p)$, to

$$m = p^{-1}, \quad \sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}.$$

Definicja 2.26 (Rozkładu Poissona). Jeśli zmienna X o wartościach w \mathbb{N} opisuje liczbę wystąpień pewnego powtarzalnego zdarzenia w przedziale czasowym $[0; t]$, przy czym spełnione są następujące założenia:

- powtórzenia zdarzenia występują niezależnie od siebie;
- „intensywność” wystąpień r jest stała;
- w danej chwili (rozumianej jako odpowiednio mały przedział) może zajść co najwyżej jedno zdarzenie

to zmienna ta ma rozkład Poissona z parametrem $\lambda = rt$, tj. $X \sim \text{Pos}(\lambda)$. Jeśli $X \sim \text{Pos}(\lambda)$, to

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}.$$

Ponadto

$$m = \lambda, \quad \sigma^2 = \lambda.$$

Twierdzenie 2.10 (Poissona). Niech (X_n) będzie ciągiem zmiennych losowych takich, że $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$, gdzie (p_n) jest ciągiem takim, że

$$\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$$

dla pewnej liczby $\lambda > 0$. Wówczas

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}.$$

Definicja 2.27 (Rozkładu jednostajnego). Mówimy, że zmienna X o rozkładzie ciągłym ma rozkład jednostajny na przedziale $[a; b]$ tzn. $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ jeśli jej gęstość wyraża się wzorem

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a; b] \\ 0, & x \notin [a; b] \end{cases}.$$

Jeśli $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, to

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Definicja 2.28 (Rozkładu wykładniczego). *Niech T będzie zmienną modelującą czas oczekiwania na pierwsze zdarzenie w ciągu zdarzeń takim, że czas wystąpienia każdego z nich w przedziale $[0; t]$ jest opisany przez zmienną $X \sim \text{Pos}(\lambda t)$. wtedy*

$$P(T > t) = P(X = 0) = e^{-\lambda t}$$

oraz

$$P(T > 0) = 1.$$

Mówimy wtedy, że T ma rozkład wykładniczy z parametrem λ , tzn. $T \sim \text{Exp}(\lambda)$. Gęstość rozkładu wykładniczego ma postać

$$p(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}.$$

Jeśli $T \sim \text{Exp}(\lambda)$, to

$$m = \lambda^{-1}, \quad \sigma^2 = \lambda^{-2}.$$

Definicja 2.29 (Rozkładu normalnego). *Mówimy, że zmienna losowa X o gęstości $\phi(x; \mu, \sigma^2)$ ma rozkład normalny z parametrami $\mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 \in [0; +\infty)$, tzn. $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, jeśli*

$$\phi(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Jeśli $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, to

$$m = \mu, \quad \mathbb{V}[X] = \sigma^2.$$

Jeśli $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, to

$$\begin{aligned} P(|X - m| > 2\sigma) &\approx 0.0455003, \\ P(|X - m| > 3\sigma) &\approx 0.0026998. \end{aligned} \tag{2.2}$$

Obserwacje te nazywamy odpowiednio regułą 5% oraz regułą 3 σ . Rozkład $\mathcal{N}(0, 1)$ nazywamy **standardowym rozkładem normalnym**. Jeśli $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, to zmienna standaryzowana $Z = (X - \mu)/\sigma$ ma standardowy rozkład normalny.

2.6 Zmienne losowe wielowymiarowe

Definicja 2.30 (Dystrybuanty zmiennej losowej wielowymiarowej). *Niech $\mathbf{X} : \Omega \mapsto \mathbb{R}^n$ będzie zmienną losową n -wymiarową. Dystrybuantą zmiennej losowej \mathbf{X} nazywamy funkcję $F : \mathbb{R}^n \mapsto [0; 1]$ zdefiniowaną jako*

$$F(\mathbf{x}) = P(\mathbf{X}_1 \leq \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{X}_n \leq \mathbf{x}_n)$$

Definicja 2.31 (Rozkładu dyskretnego zmiennej losowej wielowymiarowej). *Mówimy, że n -wymiarowa zmienna losowa \mathbf{X} ma rozkład dyskretny jeśli istnieje zbiór skończony lub przeliczalny $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^n$ taki, że*

$$P(\mathbf{X} \in \mathcal{S}) = 1.$$

Dla takiej zmiennej określa się funkcję prawdopodobieństwa (z ang. probability mass function, pmf)

$$p(\mathbf{x}) = P(\mathbf{X}_1 = \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{X}_n = \mathbf{x}_n), \quad \mathbf{x} \in \mathcal{S}.$$

Zauważmy, że jeśli zmienna \mathbf{X} ma rozkład dyskretny to zbiór \mathcal{S} ma postać $\{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^k\}$ dla pewnych $\mathbf{x}^i \in \mathbb{R}$.

Definicja 2.32 (Rozkładu ciągłego zmiennej losowej wielowymiarowej). *Mówimy, że n -wymiarowa zmienna losowa \mathbf{X} ma rozkład ciągły jeśli istnieje funkcja $p: \mathbb{R}^n \mapsto [0; +\infty)$ taka, że dla dowolnych przedziałów $(a_i; b_i)$ zachodzi*

$$P(\mathbf{X}_1 \in (a_1; b_1), \dots, \mathbf{X}_n \in (a_n; b_n)) = \int_{a_1}^{b_1} \dots \int_{a_n}^{b_n} p(\mathbf{x}) d^n \mathbf{x}.$$

Funkcję p nazywamy gęstością rozkładu prawdopodobieństwa (z ang. probability density function, pdf).

Zauważmy, że jeśli \mathbf{X} jest zmienną losową wielowymiarową o rozkładzie ciągłym to wartość dystrybucyjną jest związana z gęstością rozkładu prawdopodobieństwa poprzez

$$F(\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{\mathbf{x}_1} \dots \int_{-\infty}^{\mathbf{x}_n} p(\mathbf{x}') d^n \mathbf{x}'. \quad (2.3)$$

Definicja 2.33 (Wartości oczekiwanej zmiennej losowej wielowymiarowej). *Wartością oczekiwaną zmiennej losowej wielowymiarowej nazywamy n -elementowy wektor rzeczywisty \mathbf{m} , którego elementy są określone wzorem*

$$\mathbf{m} = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{x} p(\mathbf{x}) d^n \mathbf{x}$$

dla rozkładu ciągłego oraz

$$\mathbf{m} = \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{S}} \mathbf{x} p(\mathbf{x})$$

dla rozkładu dyskretnego. Stosujemy dodatkowo oznaczenie $\mathbb{E}[\mathbf{X}] := \mathbf{m}$.

Definicja 2.34 (Rozkładu brzegowego). *Niech \mathbf{X} będzie n -wymiarową zmienną losową. Weźmy dwa zbiory indeksów $\{i_1, \dots, i_k\} \subset \{1, \dots, n\}$ i $\{j_1, \dots, j_{n-k}\} = \{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$. $(n-k)$ -wymiarowym rozkładem brzegowym zmiennej \mathbf{X} (względem zmiennych j_1, \dots, j_{n-k}) nazywamy rozkład prawdopodobieństwa na przestrzeni \mathbb{R}^{n-k} określony wzorem*

$$\begin{aligned} P_{\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}}(A) \\ &= P([\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}] \in A) \\ &= P([\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}] \in A, \mathbf{X}_{i_1} \in \mathbb{R}, \dots, \mathbf{X}_{i_k} \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Niech \mathbf{X} będzie n -wymiarową zmienną losową o dystrybucie F . Dystrybucja rozkładu brzegowego \mathbf{X} względem zmiennych $\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}$ spełnia równość

$$F_{\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}}(\mathbf{x}_{j_1}, \dots, \mathbf{x}_{j_{n-k}}) = \lim_{\mathbf{x}_{i_1} \rightarrow \infty, \dots, \mathbf{x}_{i_k} \rightarrow \infty} F(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n). \quad (2.4)$$

Dystrybucja ta nosi nazwę $(n-k)$ -wymiarowej dystrybucji brzegowej.

Jeśli \mathbf{X} jest n -wymiarową zmienną losową o rozkładzie ciągłym, to rozkłady brzegowe są także rozkładami ciągłymi o gęstościach

$$p_{\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}}(\mathbf{x}_{j_1}, \dots, \mathbf{x}_{j_{n-k}}) = \int_{\mathbb{R}^k} p(\mathbf{x}') d\mathbf{x}_{i_1} \dots d\mathbf{x}_{i_k}. \quad (2.5)$$

Jeśli z kolei \mathbf{X} ma rozkład dyskretny, to rozkłady brzegowe także są rozkładami dyskretnymi z funkcjami prawdopodobieństwa

$$p_{\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}}(\mathbf{x}_{j_1}, \dots, \mathbf{x}_{j_{n-k}}) = \sum_{i_1, \dots, i_k} p(\mathbf{x}). \quad (2.6)$$

Twierdzenie 2.11. *Niech zmienna n -wymiarowa \mathbf{X} ma rozkład ciągły o gęstości $p_{\mathbf{X}}$ i niech $\mathbf{Y}_i = \varphi_i(\mathbf{X})$ dla $i = 1, \dots, n$. Jeśli odwzorowanie φ jest różniczkowalne i odwracalne, przy czym odwzorowanie odwrotne $\psi = \varphi^{-1}$ jest różniczkowalne, to n -wymiarowa zmienna \mathbf{Y} ma rozkład o gęstości*

$$p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = |J| p_{\mathbf{X}}(\psi(\mathbf{y})),$$

gdzie $J := \det \left[\frac{\partial \psi_j}{\partial y_i} \right]$ jest jacobianem odwzorowania ψ .

2.7 Niezależność zmiennych losowych

Definicja 2.35 (Niezależności zmiennych losowych). *Niech $X_i : \Omega \mapsto \mathcal{X}$ będą zmiennymi losowymi. Zmienne X_1, \dots, X_n nazywamy niezależnymi jeżeli dla dowolnych $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}_{\mathcal{X}}$ zachodzi równość*

$$P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = P(X_1 \in A_1) \dots P(X_n \in A_n).$$

Twierdzenie 2.12. *Zmienne losowe wielowymiarowe \mathbf{X}, \mathbf{Y} o rozkładzie dyskretnym lub ciągłym z funkcją lub gęstością prawdopodobieństwa $p(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych \mathbf{x}, \mathbf{y} zachodzi równość*

$$p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}).$$

Twierdzenie 2.13 (O niezależności funkcji zmiennych losowych). *Niech X_1, \dots, X_n będą zmiennymi losowymi o wartościach \mathcal{X} , a $g_1, \dots, g_n : \mathcal{X} \mapsto \mathcal{Y}$, $\varphi : \mathcal{X}^m \mapsto \mathcal{Y}$ i $\psi : \mathcal{X}^{n-m} \mapsto \mathcal{Y}$ funkcjami oraz $m < n$. Wówczas jeśli X_1, \dots, X_n są niezależne to:*

1. *zmienne losowe $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ są niezależne;*
2. *zmienne losowe $\varphi(X_1, \dots, X_m)$ i $\psi(X_{m+1}, \dots, X_n)$ są niezależne.*

Jeśli (\mathbf{X}, \mathbf{Y}) jest zmienną losową o rozkładzie ciągłym z gęstością $p(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ i gęstość brzegowa $p_{\mathbf{Y}}$ jest funkcją dodatnią, to dla każdego \mathbf{y} rozkład warunkowy \mathbf{X} pod warunkiem $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$ także jest ciągły z gęstością

$$p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = \frac{p(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})}, \quad (2.7)$$

którą nazywamy gęstością warunkową \mathbf{X} pod warunkiem $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$.

Jeśli (\mathbf{X}, \mathbf{Y}) jest zmienną losową o rozkładzie dyskretnym z funkcją prawdopodobieństwa $p(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ i brzegowa funkcja prawdopodobieństwa $p_{\mathbf{Y}}$ jest funkcją dodatnią, to dla każdego \mathbf{y} rozkład warunkowy \mathbf{X} pod warunkiem $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$ także jest dyskretny z funkcją prawdopodobieństwa

$$p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = \frac{p(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})}, \quad (2.8)$$

którą nazywamy warunkową funkcją prawdopodobieństwa \mathbf{X} pod warunkiem $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$.

Definicja 2.36 (Warunkowej wartości oczekiwanej). *Warunkową wartość oczekiwaną \mathbf{X} pod warunkiem $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$ nazywamy wielkość*

$$\mathbb{E}[\mathbf{X} | \mathbf{y}] = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{x} p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) d^n \mathbf{x}$$

Definicja 2.37 (Warunkowej niezależności). *Niech $X_i : \Omega \mapsto \mathcal{X}$ oraz Y będą zmiennymi losowymi. Mówimy, że zmienne X_1, \dots, X_n są warunkowo niezależne względem Y , jeśli dla dowolnych $A_i \in \mathcal{F}_{\mathcal{X}}$ i dowolnej wartości y zachodzi*

$$\begin{aligned} &P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n | Y = y) \\ &= P(X_1 \in A_1 | Y = y) \dots P(X_n \in A_n | Y = y). \end{aligned}$$

Dla rozkładów ciągłych lub dyskretnych z gęstością lub funkcją prawdopodobieństwa p warunkowa niezależność \mathbf{X}, \mathbf{Y} względem \mathbf{Z} jest równoważna

$$p(\mathbf{x}, \mathbf{y} \mid \mathbf{z}) = p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x} \mid \mathbf{z})p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y} \mid \mathbf{z}).$$

2.8 Kowariancja i współczynnik korelacji

Definicja 2.38 (Kowariancji). *Kowariancję zmiennych losowych rzeczywistych X, Y o nazywamy liczbę*

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - m_X)(Y - m_Y)],$$

gdzie wartości oczekiwane są liczone względem łącznego rozkładu prawdopodobieństwa $p(x, y)$. **Współczynnikiem korelacji zmiennych X, Y nazywamy liczbę**

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Twierdzenie 2.14 (Własności kowariancji). *Niech X, Y będą zmiennymi losowymi rzeczywistymi, wówczas*

1. $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - m_X m_Y$.
2. *Jeśli X i Y są niezależne oraz istnieje $\mathbb{E}(XY)$, to $\text{Cov}(X, Y) = 0$.*

Definicja 2.39 (Macierzy kowariancji). *Macierz kowariancji \mathbf{K} n -wymiarowej zmiennej losowej \mathbf{X} nazywamy macierz $n \times n$ zdefiniowaną jako*

$$\mathbf{K} = \mathbb{E}[(\mathbf{X} - \mathbf{m})(\mathbf{X} - \mathbf{m})^T]$$

lub równoważnie

$$\mathbf{K}_{ij} = \begin{cases} \mathbb{V}[\mathbf{X}_i], & i = j \\ \text{Cov}(\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_j), & i \neq j \end{cases}.$$

Twierdzenie 2.15 (Własności macierzy kowariancji). *Niech \mathbf{K} będzie macierzą kowariancji zmiennej \mathbf{X} , wówczas*

1. *Macierz kowariancji jest symetryczna.*
2. *Macierz kowariancji jest nieujemnie określona.*
3. *Jeśli zmienne $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ są niezależne, to macierz kowariancji jest diagonalna.*

2.9 Wielowymiarowy rozkład normalny

Definicja 2.40 (Standardowego wielowymiarowego rozkładu normalnego). *Zmienna losowa \mathbf{X} ma standardowy n -wymiarowy rozkład normalny jeśli jej składowe są niezależne i dla każdego $i = 1, \dots, n$ $\mathbf{X}_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Jest to rozkład ciągły o gęstości*

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{x}^T \mathbf{x}\right).$$

Definicja 2.41 (Wielowymiarowego rozkładu normalnego). *Zmienna losowa \mathbf{X} ma n -wymiarowy rozkład normalny (z ang. Multivariate Normal Distribution, MVN), tzn. $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ jeśli istnieje k -wymiarowa zmienna losowa \mathbf{Z} o standardowym rozkładzie normalnym dla pewnego $k \leq n$ oraz istnieje $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^n$ i macierz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times k}$ takie, że $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{A}\mathbf{A}^T$ oraz*

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{Z} + \boldsymbol{\mu}.$$

Jeśli macierz $\boldsymbol{\Sigma}$ jest dodatnio określona, to rozkład $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ jest ciągły, a jego gęstość jest dana przez

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det \boldsymbol{\Sigma}}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right)$$

*Macierz $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ nazywa się **macierzą precyzji**.*

Poziomice gęstości niezdegenerowanego wielowymiarowego rozkładu normalnego są elipsoidami, których półosie są skierowane wzdłuż wektorów własnych macierzy $\boldsymbol{\Sigma}$ i mają długości proporcjonalne do pierwiastka z wartości własnych.

Twierdzenie 2.16 (Własności niezdegenerowanego rozkładu normalnego). *Niech $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ dla dodatnio określonej macierzy $\boldsymbol{\Sigma}$, wówczas*

1. *Wszystkie rozkłady brzegowe i warunkowe \mathbf{X} są rozkładami normalnymi.*
2. *Zmienne składowe $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy $\boldsymbol{\Sigma}$ jest macierzą diagonalną.*

2.10 Rodzaje zbieżności zmiennych losowych

Niech X_1, X_2, \dots i X będą zmiennymi losowymi o wartościach w tej samej przestrzeni \mathcal{X} .

Definicja 2.42 (Zbieżności stochastycznej). *Ciąg (X_n) jest zbieżny do X według prawdopodobieństwa (lub stochastycznie) jeśli*

$$\forall \epsilon > 0, \delta > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : P(|X_n - X| > \epsilon) < \delta$$

Definicja 2.43 (Zbieżności z prawdopodobieństwem 1). *Ciąg (X_n) jest zbieżny do X z prawdopodobieństwem 1 (lub prawie na pewno) jeśli dla każdego ϵ*

$$\forall \epsilon > 0, \delta > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N : P \left(\sup_{m \geq n} |X_m - X| > \epsilon \right) < \delta$$

Definicja 2.44 (Zbieżności według dystrybuant). *Załóżmy, że $\mathcal{X} = \mathbb{R}^k$ i niech $F_{\mathbf{X}^n}$ będzie dystrybuantą \mathbf{X}^n , $F_{\mathbf{X}}$ dystrybuantą \mathbf{X} . Ciąg (\mathbf{X}^n) jest zbieżny do \mathbf{X} według dystrybuant jeśli dla każdego $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$ takiego, że $F_{\mathbf{X}}$ jest ciągłą w \mathbf{x} zachodzi*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\mathbf{X}^n}(\mathbf{x}) = F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}).$$

Twierdzenie 2.17 (Zależności między rodzajami zbieżności). *Niech (X_n) będzie ciągiem zmiennych losowych. Wówczas*

1. *Jeśli $X_n \rightarrow X$ z prawdopodobieństwem 1, to $X_n \rightarrow X$ według prawdopodobieństwa.*
2. *Jeśli $X_n \rightarrow X$ według prawdopodobieństwa, to istnieje podciąg X_{n_k} taki, że $X_{n_k} \rightarrow X$ z prawdopodobieństwem 1.*
3. *Jeśli $X_n \rightarrow X$ według prawdopodobieństwa, to $X_n \rightarrow X$ według dystrybuant.*

2.11 Wnioskowanie statystyczne

Niech zmienna losowa X określa model rozkładu pewnej cechy (cech) w ustalonym zbiorze instancji (tzw. **populacji generalnej**). Innymi słowy, przyjmujemy, że wartości cech zachowują się jakby zostały wybrane losowo zgodnie z rozkładem zmiennej X . Do podstawowych zagadnień wnioskowania statystycznego należą:

- oszacowanie wielkości charakteryzujących rozkład X (np. wartości średniej albo wariancji);
- weryfikacja hipotez dotyczących rozkładu X (tym nie będziemy się zajmować).

Definicja 2.45 (Modelu statystycznego). *Modelem statystycznym nazywamy parę $(\mathcal{P}, \mathcal{X})$, gdzie \mathcal{P} jest rodziną rozkładów prawdopodobieństwa na zbiorze \mathcal{X} . Zazwyczaj przyjmuje się*

$$\mathcal{P} = \{P_{\boldsymbol{\theta}} : \boldsymbol{\theta} \in \Theta\}$$

*dla pewnego zbioru parametrów Θ . Model statystyczny nazywamy **parametrycznym** jeśli $\Theta \subset \mathbb{R}^k$.*

Definicja 2.46 (Prostej próby losowej). *Prostą próbą losową o liczności n nazywamy ciąg niezależnych zmiennych losowych X_1, \dots, X_n o wartościach w \mathcal{X} i o tym samym rozkładzie $P_{\theta} \in \mathcal{P}$ (z ang. independent and identically distributed, i.i.d).*

Definicja 2.47 (Realizacji prostej próby losowej). *Ciąg wartości $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{X}$ takich, żeby*

$$X_1(\omega) = x_1, \dots, X_n(\omega) = x_n$$

dla pewnego ω nazywamy realizacją prostej próby losowej X_1, \dots, X_n .

Definicja 2.48 (Statystyki). *Statystyką nazywa się zmienną losową będącą funkcją prostej próby losowej $T(X_1, \dots, X_n)$.*

Średnią w prostej próbie losowej nazywa się statystykę

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i. \quad (2.9)$$

Wariancją w prostej próbie losowej nazywa się statystykę

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2. \quad (2.10)$$

2.12 Prawa wielkich liczb i CTG

Definicja 2.49. *Mówimy, że dla ciągu zmiennych losowych X_1, X_2, \dots zachodzi słabe prawo wielkich liczb jeżeli*

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}[X_k]) \rightarrow 0$$

według prawdopodobieństwa. Jeżeli powyższy ciąg jest zbieżny z prawdopodobieństwem 1, to mówimy, że dla ciągu (X_n) zachodzi mocne prawo wielkich liczb.

Twierdzenie 2.18. *Słabe prawo wielkich liczb zachodzi, jeśli ciąg (X_n) spełnia jeden z podanych warunków:*

- $\frac{1}{n^2} \mathbb{V}[\sum_{k=1}^n X_k] \rightarrow 0$ (prawo wielkich liczb Markowa).
- X_n są niezależne i ich wariancje są wspólnie ograniczone (prawo wielkich liczb Czebyszewa).

- X_n są niezależne i mają ten sam rozkład o skończonej wartości średniej (prawo wielkich liczb Chinczyna).

Twierdzenie 2.19 (Prawo wielkich liczb Kołmogorowa). *Jeśli X_n są niezależne, mają skończone wariancje oraz*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{V}[X_n]}{n^2} < +\infty,$$

to dla X_n zachodzi mocne prawo wielkich liczb (prawo wielkich liczb Kołmogorowa).

Twierdzenie 2.20 (Centralne Twierdzenie Graniczne). *Niech X_n będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o tym samym rozkładzie ze skończoną wartością średnią m i wariancją $\sigma^2 > 0$. Wtedy ciąg Z_n*

$$Z_n := \frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

jest zbieżny według dystrybuant do zmiennej losowej Z o standardowym rozkładzie normalnym.

2.13 Estymatory punktowe

Definicja 2.50 (Estymatora). *Estymatorem nazywa się statystykę $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ służącą do oszacowania wartości parametru θ . Liczbę $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ dla konkretnej realizacji prostej próby losowej nazywa się wartością estymatora albo estymatą.*

Definicja 2.51 (Obciążenia estymatora). *Liczbę*

$$B(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)] - \theta$$

nazywamy obciążeniem estymatora $\hat{\theta}$. Jeśli $B(\hat{\theta}) = 0$ to estymator nazywamy nieobciążonym.

Definicja 2.52 (Błędu średniokwadratowego). *Błędem średniokwadratowym (z ang. Mean Squared Error, MSE) estymatora $\hat{\theta}$ parametru θ nazywamy liczbę*

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2].$$

Twierdzenie 2.21. *Dla dowolnego estymatora $\hat{\theta}$ zachodzi*

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{V}[\hat{\theta}] + (B(\hat{\theta}))^2.$$

Definicja 2.53 (Funkcji wiarygodności). *Funkcją wiarygodności (z ang. likelihood function) dla modelu $\mathcal{P} = \{P_{\boldsymbol{\theta}} : \boldsymbol{\theta} \in \Theta\}$ nazywamy funkcję*

$$\mathcal{L} : \mathbb{R}^n \times \Theta \ni (\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}) \mapsto \mathcal{L}(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) \in [0; +\infty)$$

wyznaczającą rozkład łączny obserwowanych danych jako funkcję parametru $\boldsymbol{\theta}$.

Niech $\mathbf{X}^1, \dots, \mathbf{X}^n$ będzie prostą próbą losową. Jeśli $P_{\boldsymbol{\theta}}$ są rozkładami ciągłymi lub dyskretnymi o gęstościach lub funkcjach prawdopodobieństwa $p(\cdot; \boldsymbol{\theta})$, to

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n; \boldsymbol{\theta}) = \prod_{i=1}^n p(\mathbf{x}^i; \boldsymbol{\theta}). \quad (2.11)$$

Dla wygody obliczeń często rozważa się tzw. zanegowaną logarytmiczną funkcję wiarygodności (z ang. *Negated Log-Likelihood function, NLL*), tzn.

$$L(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) = -\log \mathcal{L}(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}). \quad (2.12)$$

Wówczas dla realizacji prostej próby losowej mamy

$$L(\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n; \boldsymbol{\theta}) = -\sum_{i=1}^n \log p(\mathbf{x}^i; \boldsymbol{\theta}). \quad (2.13)$$

Definicja 2.54 (Estymatora największej wiarygodności). *Estymatorem największej wiarygodności (z ang. Maximum Likelihood Estimator, MLE) nazywamy funkcję $\hat{\boldsymbol{\theta}}$, która przy ustalonych wartościach obserwacji (realizacji prostej próby losowej) $\{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n\}$ maksymalizuje wartość funkcji wiarygodności lub, co równoważne, minimalizuje wartość zanegowanej logarytmicznej funkcji wiarygodności tj.*

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n) = \arg \min_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} \left[-\sum_{i=1}^n \log p(\mathbf{x}^i; \boldsymbol{\theta}) \right].$$

Jeśli funkcja wiarygodności jest różniczkowalna względem $\boldsymbol{\theta}$ dla dowolnych \mathbf{x}^i , to MLE można czasem wyznaczyć analitycznie korzystając z warunku koniecznego optymalności, tzn. rozwiązując układ równań

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n; \boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = 0. \quad (2.14)$$

Jeśli MLE nie da się wyliczyć analitycznie, wyznacza się je przy użyciu algorytmów optymalizacji numerycznej. Estymatory MLE są asymptotycznie nieobciążone.

3 Podstawy statystycznego uczenia maszynowego

Przechodzimy teraz do zagadnień uczenia maszynowego, w których wykorzystamy przedstawioną wcześniej teorię rachunku prawdopodobieństwa (w szczególności teorię zmiennych losowych) oraz wnioskowania statystycznego.

3.1 Podstawy wnioskowania bayesowskiego

Niech $\mathcal{X} = \{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n\}$ będzie realizacją prostej próby losowej, czyli inaczej zbiorem obserwacji i.i.d. Zakładamy, że obserwacje te pochodzą z pewnego parametrycznego modelu statystycznego \mathcal{P} z parametrami $\boldsymbol{\theta} \in \Theta$. Wcześniej $\boldsymbol{\theta}$ miał jedynie rangę parametru. We wnioskowaniu bayesowskim uznajemy, że parametry $\boldsymbol{\theta}$ są również zmiennymi losowymi, a model statystyczny modeluje warunkowy rozkład prawdopodobieństwa obserwacji pod warunkiem parametru. Mamy zatem rodzinę gęstości prawdopodobieństwa $p(\mathbf{x} \mid \boldsymbol{\theta})$ i chcemy wnioskować o parametrze $\boldsymbol{\theta}$ na podstawie obserwacji \mathcal{X} . Jeśli znamy rozkład a priori (inaczej **prior**) parametru $\boldsymbol{\theta}$ opisany przez $p(\boldsymbol{\theta})$, to z twierdzenia Bayesa rozkład a posteriori (**posterior**) jest dany przez

$$p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{X}) = \frac{p(\mathcal{X} \mid \boldsymbol{\theta})p(\boldsymbol{\theta})}{p(\mathcal{X})} = \frac{p(\mathcal{X} \mid \boldsymbol{\theta})p(\boldsymbol{\theta})}{\sum_{\boldsymbol{\theta}' \in \Theta} p(\mathcal{X} \mid \boldsymbol{\theta}')p(\boldsymbol{\theta}')} \quad (3.1)$$

Nie jesteśmy tutaj zbyt formalni z notacją, gdyż używamy p bardziej jakby był to rozkład prawdopodobieństwa (miara probabilistyczna), a w rzeczywistości jest to gęstość lub funkcja prawdopodobieństwa, więc powinniśmy używać indeksów dolnych określających zmienną losową, której rozkład jest opisany danym p , aby rozróżnić człony od siebie. Zapis taki jest jednak niezwykle wygodny i dość czytelny. Należy jedynie pamiętać, iż nazwa argumentu funkcji p określa teraz z jakiego wzoru powinniśmy skorzystać aby obliczyć jej wartość. Człon w mianowniku postaci

$$Z = \sum_{\boldsymbol{\theta}' \in \Theta} p(\mathcal{X} \mid \boldsymbol{\theta}')p(\boldsymbol{\theta}') \approx \int_{\Theta} p(\mathcal{X} \mid \boldsymbol{\theta}')p(\boldsymbol{\theta}') d^n \boldsymbol{\theta}' \quad (3.2)$$

jest tzw. **czynnikiem normalizacyjnym** (czyli po prostu liczbą, często oznaczaną przez Z), który zapewnia, iż $p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{X})$ sumuje / całkuje się do 1.

Ponieważ założyliśmy, iż obserwacje ze zbioru \mathcal{X} są warunkowo niezależne względem parametru $\boldsymbol{\theta}$ oraz pochodzą z tego samego rozkładu opisanego przez $p(\mathbf{x} \mid \boldsymbol{\theta})$, więc człon $p(\mathcal{X} \mid \boldsymbol{\theta})$ zwany **wiarygodnością** możemy zapisać jako

$$p(\mathcal{X} \mid \boldsymbol{\theta}) = \prod_{i=1}^n p(\mathbf{x}^i \mid \boldsymbol{\theta}). \quad (3.3)$$

Całe wnioskowanie bayesowskie opiera się na wyznaczeniu rozkładu a posteriori dla danego zbioru obserwacji \mathcal{X} , który wyraża naszą wiedzę o estymowanym parametrze θ . Na podstawie tego rozkładu możemy wyznaczyć estymatę punktową MAP maksymalizującą gęstość prawdopodobieństwa a posteriori,

$$\hat{\theta}_{\text{MAP}}(\mathcal{X}) = \arg \max_{\theta \in \Theta} p(\theta \mid \mathcal{X}), \quad (3.4)$$

jak również niepewność związaną z wyznaczeniem tej estymaty np. poprzez wyznaczenie przedziału wiarygodności (nie należy mylić z przedziałem ufności). Możemy również skonstruować rozkład predykcyjny (z ang. *posterior predictive distribution*) określający prawdopodobieństwo uzyskania nowej obserwacji \mathbf{t}

$$p(\mathbf{t} \mid \mathcal{X}) = \int_{\Theta} p(\mathbf{t} \mid \theta) p(\theta \mid \mathcal{X}) d^k \theta. \quad (3.5)$$

Znając rozkład a posteriori estymowanego parametru θ możemy nie tylko wyznaczyć estymaty punktowe, wartości oczekiwane i przedziały wiarygodności, ale również znaleźć estymator Bayesa (z ang. *Bayes estimator*), który minimalizuje wartość oczekiwaną pewnej funkcji straty (z ang. *loss function*) $L(\theta, \hat{\theta})$ po wszystkich estymatorach $\hat{\theta}$

$$\hat{\theta}_{\text{Bayes}}(\mathcal{X}) = \arg \min_{\hat{\theta} \in \Theta} \int_{\Theta} L(\theta, \hat{\theta}) p(\theta \mid \mathcal{X}) d^k \theta. \quad (3.6)$$

Całkę w powyższym wzorze nazywa się również funkcją ryzyka (z ang. *risk function*) $R(\hat{\theta})$, która określa oczekiwaną stratę spowodowaną wykorzystaniem danego estymatora parametru.

Są dwa zasadnicze problemy we wnioskowaniu bayesowskim: pierwszym jest potrzeba znania rozkładu a priori estymowanego parametru, drugim – problem z obliczeniem czynnika normalizującego, który może być skomplikowaną całką lub sumą po wykładniczo-wielu elementach. Oba te problemy można czasami rozwiązać wprowadzając tzw. **prior sprzężony do wiarygodności**, tzn. zakładamy taki rozkład a priori, aby dla danej wiarygodności rozkład a posteriori miał znaną postać (np. rozkładu normalnego, rozkładu beta), wówczas nie musimy obliczać czynnika normalizującego, gdyż jest on po prostu znany.

3.2 Modele gaussowskie i liniowe modele gaussowskie

Zajmiemy się teraz wnioskowaniem bayesowskim w modelach, w których potrafimy analitycznie znaleźć postać rozkładu a posteriori. Jak już wspomnieliśmy (Tw.

2.16) gdy zmienna losowa \mathbf{X} ma wielowymiarowy rozkład normalny z wartością oczekiwaną $\boldsymbol{\mu}$ i dodatnio określoną macierzą kowariancji $\boldsymbol{\Sigma}$ to wszystkie rozkłady warunkowe i brzegowe są rozkładami normalnymi. Poniżej wyznaczmy parametry tych rozkładów.

Twierdzenie 3.1. *Niech zmienne losowe $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n-k}$ i $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^k$ mają łącznie wielowymiarowy rozkład normalny*

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}} \\ \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{y}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{xx}} & \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{xy}} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{yx}} & \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{yy}} \end{bmatrix} \right).$$

Wówczas

1. Zmienne losowe \mathbf{x} i \mathbf{y} mają odpowiednio rozkłady

$$\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{xx}}), \quad \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{y}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{yy}}).$$

2. Rozkład warunkowy $\mathbf{x} \mid \mathbf{y}$ jest rozkładem normalnym $\mathbf{x} \mid \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}})$ o parametrach

$$\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} = \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}} + \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{xy}} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{yy}}^{-1} (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{y}}), \quad \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}|\mathbf{y}} = \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{xx}} - \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{xy}} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{yy}}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{yx}}.$$

Powyższe własności normalnych rozkładów łącznych pozwalają jawnie wnioskować w tzw. liniowych modelach gaussowskich (z ang. *Linear Gaussian Models*). Załóżmy, iż nasze obserwacje są modelowane zmienną losową \mathbf{y} o rozkładzie normalnym z estymowanym parametrem \mathbf{x} i znanymi parametrami $\mathbf{A}, \mathbf{b}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}$ tak, że wiarygodność ma postać

$$\mathbf{y} \mid \mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\mathbf{Ax} + \mathbf{b}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}), \quad (3.7)$$

gdzie \mathbf{A} jest w ogólności macierzą prostokątną. Jeśli jako prior na \mathbf{x} przyjmiemy również rozkład normalny

$$\mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}}) \quad (3.8)$$

to rozkład a posteriori jest również rozkładem normalnym. W szczególności załóżmy, że mamy zbiór obserwacji i.i.d. $\mathcal{X} = \{\mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^n\}$. Wówczas wiarygodność ma postać

$$p(\mathcal{X} \mid \mathbf{x}) \propto \prod_{i=1}^n \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{y}^i - (\mathbf{Ax} + \mathbf{b}))^T \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} (\mathbf{y}^i - (\mathbf{Ax} + \mathbf{b})) \right), \quad (3.9)$$

a rozkład a posteriori

$$p(\mathbf{x} \mid \mathcal{X}) \propto p(\mathcal{X} \mid \mathbf{x}) \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}})^T \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}}) \right). \quad (3.10)$$

Rozpisując wszystkie czynniki i pomijając czynnik stałe otrzymujemy

$$\begin{aligned} \log p(\mathbf{x} \mid \mathcal{X}) \propto & -\frac{1}{2} \mathbf{x}^T (\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}}^{-1} + n \mathbf{A}^T \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \mathbf{A}) \mathbf{x} \\ & + \mathbf{x}^T \left(\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}}^{-1} \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}} + \mathbf{A}^T \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \left[\sum_{i=1}^n \mathbf{y}^i - n \mathbf{b} \right] \right) \end{aligned} \quad (3.11)$$

skąd widzimy, iż rozkład $\mathbf{x} \mid \mathcal{X}$ jest rozkładem normalnym o parametrach

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x} \mid \mathcal{X}} &= \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x} \mid \mathcal{X}} \left(\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}}^{-1} \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{x}} + \mathbf{A}^T \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \left[\sum_{i=1}^n \mathbf{y}^i - n \mathbf{b} \right] \right), \\ \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x} \mid \mathcal{X}} &= (\boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{x}}^{-1} + n \mathbf{A}^T \boldsymbol{\Sigma}_{\mathbf{y}}^{-1} \mathbf{A})^{-1}. \end{aligned} \quad (3.12)$$

3.3 Regresja liniowa

Założmy, iż modelujemy obserwacje postaci (y, \mathbf{x}) , gdzie y to skalar zwany **zmienną objaśnianą**, którego wartość obserwujemy, a \mathbf{x} to wektor zmiennych objaśniających, co do którego zakładamy, iż dla danego pomiaru y jest on znany dokładnie. Dodatkowo założmy liniowy model $\hat{y}(\mathbf{x}; \mathbf{w})$ postaci

$$\hat{y}(\mathbf{x}; \mathbf{w}) = \mathbf{x}^T \mathbf{w}, \quad (3.13)$$

w którym mamy dodatkowo **błąd losowy** $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ z nieznanym σ . Możemy zatem napisać model statystyczny postaci

$$y(\mathbf{x}) \mid \mathbf{w}, \sigma \sim \mathcal{N}(\hat{y}(\mathbf{x}; \mathbf{w}), \sigma^2), \quad (3.14)$$

gdzie \mathbf{w}, σ to estymowane parametry. Powiedzmy, iż mamy zbiór obserwacji i.i.d. $\mathcal{X} = \{y_1(\mathbf{x}^1), \dots, y_n(\mathbf{x}^n)\}$. Wiarygodność ma zatem postać

$$\mathcal{L}(\mathcal{X}; \mathbf{w}, \sigma) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{n/2}} \prod_{i=1}^n \exp \left(-\frac{1}{2\sigma^2} [y_i - \hat{y}(\mathbf{x}^i; \mathbf{w})]^2 \right). \quad (3.15)$$

W przypadku regresji liniowej zamiast pełnego wnioskowania bayesowskiego często stosuje się prostsze podejście polegające na ograniczeniu się do znalezienia estymaty punktowej MLE. Zanegowana logarytmiczna funkcja wiarygodności, którą będziemy również nazywać **funkcją kosztu** ma postać (pomijamy człony stałe, gdyż nie są one istotne przy dalszej minimalizacji)

$$L(\mathcal{X}; \mathbf{w}, \sigma) = n \log \sigma + \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n [y_i - \hat{y}(\mathbf{x}^i; \mathbf{w})]^2 + \text{const.} \quad (3.16)$$

Minimalizując funkcję L względem \mathbf{w} i σ otrzymamy estymaty MLE tych parametrów. Dla ustalonego stałego σ otrzymana funkcja L ma postać formy kwadratowej i otrzymany przy takim uproszczeniu problem optymalizacyjny nazywamy metodą najmniejszych kwadratów (z ang. *Ordinary Least Squares*, *OLS*). W przypadku modelu liniowego estymatory można znaleźć analitycznie rozwiązując układ równań

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}_j} &= \frac{1}{2\sigma^2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}_j} \sum_{i=1}^n [y_i - \mathbf{w}^T \mathbf{x}^i]^2 = -\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \mathbf{w}^T \mathbf{x}^i) \mathbf{x}_j^i = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \sigma} &= \frac{n}{\sigma} - \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n [y_i - \hat{y}(\mathbf{x}^i; \mathbf{w})]^2 = 0.\end{aligned}\tag{3.17}$$

Z powyższego

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n y_i \mathbf{x}_j^i - \mathbf{w}_{\text{MLE}}^T \sum_{i=1}^n \mathbf{x}^i \mathbf{x}_j^i &= 0, \\ \sigma_{\text{MLE}}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i - \hat{y}(\mathbf{x}^i; \mathbf{w}_{\text{MLE}})]^2.\end{aligned}\tag{3.18}$$

Wprowadzając wektor $\mathbf{y}_i := y_i$ oraz macierz $\mathbf{X}_{ij} := \mathbf{x}_j^i$ możemy zapisać pierwsze równanie jako

$$-\mathbf{y}^T \mathbf{X} + \mathbf{w}_{\text{MLE}}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} = 0,\tag{3.19}$$

skąd

$$\begin{aligned}\mathbf{w}_{\text{MLE}} &= (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y} = \mathbf{X}^+ \mathbf{y}, \\ \sigma_{\text{MLE}}^2 &= \frac{1}{n} (\mathbf{y} - \mathbf{X} \mathbf{w}_{\text{MLE}})^T (\mathbf{y} - \mathbf{X} \mathbf{w}_{\text{MLE}}),\end{aligned}\tag{3.20}$$

gdzie \mathbf{X}^+ oznacza **pseudoodwrotność Moore’a–Penrose’a**, którą można efektywnie obliczyć korzystając z rozkładu SVD macierzy \mathbf{X} .

3.4 Regularyzacja

Regularyzacją nazywamy proces polegający na wprowadzeniu ad hoc do zagadnienia optymalizacji dodatkowych członów tak, aby rozwiązanie było regularne (prostsze, nieosobliwe, jednoznaczne). W przypadku funkcji kosztu L najczęściej dodajemy człon penalizujący rozwiązania o dużej normie estymowanego parametru tj. człon postaci $\gamma \|\mathbf{w}\|$ dla pewnej normy $\|\cdot\|$ i hiperparametru γ . W kontekście bayesowskim regularyzację można również rozumieć jako pewną „niechęć”

(tłumienie, zachowawczość) modelu do zmiany rozkładu a priori estymowanego parametru.

W przypadku regresji liniowej jeśli zamiast poszukiwania estymaty MLE będziemy poszukiwać estymaty MAP (z ang. *Maximum a Posteriori estimate*) z rozkładem a priori na parametr \mathbf{w} danym przez $\mathbf{w} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \tau^2 \mathbf{1})$, to logarytm gęstości rozkładu a posteriori (który również będziemy nazywać zregularyzowaną funkcją kosztu) ma postać (tutaj zakładamy, że σ jest znaną stałą)

$$L(\mathcal{X}; \mathbf{w}) = \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n [y_i - \hat{y}(\mathbf{x}^i; \mathbf{w})]^2 + \frac{1}{2\tau^2} \mathbf{w}^T \mathbf{w} + \text{const.} \quad (3.21)$$

skąd możemy bez problemu wyznaczyć estymatę punktową MAP parametru \mathbf{w}

$$\mathbf{w}_{\text{MAP}} = (\gamma \mathbf{1} + \mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}, \quad (3.22)$$

gdzie $\gamma = \frac{\sigma^2}{\tau^2}$ nazywamy **siłą regularyzacji**. Zagadnienie minimalizacji funkcji kosztu będącej formą kwadratową z dodanym członem regularyzującym w postaci sumy kwadratów współrzędnych wektora \mathbf{w} (normy L2 wektora) nazywamy **regresją grzbietową** (z ang. *ridge regression*), natomiast taką postać członu regularyzującego – regularyzacją L2. Zauważmy, że im większa jest wartość γ (mniejsza niepewność związana z rozkładem a priori) tym drugi człon w nawiasie staje się mniej istotny.

Innym przykładem regularyzacji jest tzw. regularyzacja L1, która polega na dodaniu do funkcji kosztu członu postaci $\gamma \sum_{j=1}^d |\mathbf{w}_j|$ tj. normy L1 wektora wag. Zagadnienie optymalizacji formy kwadratowej z członem regularyzującym L1 nazywamy **regresją LASSO**. W takim przypadku nie da się prosto analitycznie znaleźć estymaty punktowej MAP i trzeba używać algorytmów optymalizacji numerycznej. W ogólności można połączyć regularyzacje L1 i L2 tj. rozważać zregularyzowaną funkcję kosztu postaci (tutaj parametr σ nie występuje, tj. ta funkcja kosztu nie ma bezpośredniej interpretacji probabilistycznej jako funkcja wiarygodności)

$$L(\mathcal{X}; \mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [y_i - \hat{y}(\mathbf{x}^i; \mathbf{w})]^2 + \frac{\gamma_1}{2} \|\mathbf{w}\|_1 + \frac{\gamma_2}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2. \quad (3.23)$$

Zagadnienie minimalizacji takiej funkcji kosztu nazywamy ElasticNet i tak jak w przypadku LASSO musimy korzystać z algorytmów optymalizacji numerycznej. Często wykorzystuje się tutaj algorytmy bezgradientowe np. coordinate descent.

3.5 Robust regression

Zastanówmy się wpierw na czym tak naprawdę polega modelowanie rozkładu warunkowego $y(\mathbf{x}) \mid \mathbf{w}$ za pomocą określonego rozkładu prawdopodobieństwa. Można by było pomyśleć, iż takie podejście wprowadza bardzo silne założenia, a co za tym idzie ograniczenia w stosowaniu naszego modelu. Zauważmy jednak, iż w przypadku podejścia typu *likelihood* rozkład jest niejako wybierany w taki sposób, aby jego parametry były użyteczne. Istotnie w przypadku regresji zwykle nie ma jak zweryfikować rzeczywistego rozkładu $y(\mathbf{x})$, gdyż mamy tylko po jednej wartości y dla danego \mathbf{x} . Modelując $y(\mathbf{x})$ rozkładem normalnym chodzi nam zatem raczej o to, że w takim modelu chcemy znaleźć parametr (prostą) taką, że punkty w zbiorze są po odpowiednich stronach owej prostej zgodnie z gęstością prawdopodobieństwa, która jest symetryczna i ma właśnie kształt dzwonu, tj. dużo masy prawdopodobieństwa jest zebrane w niewielkiej odległości od estymowanej prostej.

W takim ujęciu możemy zakładać różne inne rozkłady na $y(\mathbf{x})$ jeśli interesują nas proste, które inaczej mają rozdzielać masę prawdopodobieństwa między punkty. Problemem w przypadku rozkładu normalnego jest jego czułość na wartości odstające, gdyż w rozkładzie normalnym ogony tego rozkładu mają stosunkowo niewielką masę prawdopodobieństwa. Chcielibyśmy zatem rozkład z tzw. ciężkimi ogonami (z ang. *heavy tails*). Dodatkowo chcielibyśmy mieć rozkład, który pozwala znaleźć prostą, która nie rozkłada masy po równo, ale np. tak, że 90% masy prawdopodobieństwa jest pod nią. Oba te problemy możemy rozwiązać modelując rozkład $y(\mathbf{x})$ przez tzw. **asymetryczny rozkład Laplace’a** (z ang. *Asymmetric Laplace Distribution, ALD*).

Definicja 3.1 (Asymetrycznego rozkładu Laplace’a). *Mówimy, iż zmienna losowa rzeczywista X ma asymetryczny rozkład Laplace’a, tzn. $X \sim \text{ALD}(m, \lambda, q)$ jeśli jej gęstość wyraża się wzorem*

$$p(x; m, \lambda, q) = \frac{q(1-q)}{\lambda} \begin{cases} e^{-\frac{q-1}{\lambda}(x-m)}, & x \leq m \\ e^{-\frac{q}{\lambda}(x-m)}, & x \geq m \end{cases}.$$

Zauważmy, że dystrybuenta rozkładu ALD ma postać

$$F(x; m, \lambda, q) = \begin{cases} qe^{\frac{1-q}{\lambda}(x-m)}, & x \leq m \\ 1 - (1-q)e^{-\frac{q}{\lambda}(x-m)}, & x \geq m \end{cases} \quad (3.24)$$

zatem parametr q określa rząd kwantyla m . W przypadku regresji możemy zatem modelować wartość $y(\mathbf{x})$ przez rozkład ALD dla ustalonego q postaci

$$y(\mathbf{x}) \mid \mathbf{w}, \lambda \sim \text{ALD}(\hat{y}(\mathbf{x}; \mathbf{w}), \lambda, q), \quad (3.25)$$

gdzie λ pełni podobną rolę jak σ w przypadku rozkładu normalnego. Widzimy wówczas, iż estymacja MLE \mathbf{w} daje najlepsze \hat{y} takie, że ułamek $1 - q$ masy prawdopodobieństwa znajduje się pod prostą (estymujemy zatem warunkowy kwantyl rzędu q). Zanegowana logarytmiczna funkcja wiarygodności (inaczej funkcja kosztu) dla modelu ALD ma postać

$$L(\mathcal{X}; \mathbf{w}, \lambda) = n \log \lambda + \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n [(q-1)z_i\theta(-z_i) + qz_i\theta(z_i)] , \quad (3.26)$$

gdzie

$$z_i := y_i - \hat{y}(\mathbf{x}^i; \mathbf{w}) , \quad (3.27)$$

a θ oznacza funkcję skokową Heaviside'a. W przypadku ustalonego, stałego λ taką funkcję kosztu nazywamy **pinball loss**. Modelowanie $y(\mathbf{x})$ za pomocą rozkładu ALD pozwala nam w prosty i „robust” sposób znaleźć również niepewność naszych predykcji punktowych, tj. dla danego zagadnienia dopasowujemy trzy modele oparte na ALD dla $q = 0.5$ (estymacja punktowa, mediana, odporna na outliery) oraz np. $q = 0.1$ i $q = 0.9$ (tzw. „widelki”) będące oszacowaniem niepewności punktowej estymaty.

3.6 Procesy gaussowskie

Jak już wspomnieliśmy (Def. 2.39) macierz kowariancji n -wymiarowej zmiennej losowej \mathbf{x} o wartości oczekiwanej $\boldsymbol{\mu}$ jest zdefiniowana jako

$$\boldsymbol{\Sigma} = \mathbb{E} [(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T] . \quad (3.28)$$

Wiemy również (Tw. 2.15), iż macierz ta jest nieujemnie określona. Pokażemy teraz, iż dla każdej nieujemnie określonej macierzy symetrycznej \mathbf{K} wymiaru $n \times n$ istnieje n -wymiarowa zmienna losowa o wielowymiarowym rozkładzie normalnym, dla której \mathbf{K} jest macierzą kowariancji. Istotnie dla każdej nieujemnie określonej macierzy symetrycznej istnieje macierz \mathbf{L} taka, że

$$\mathbf{K} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T , \quad (3.29)$$

jest to tzw. **dekompozycja Choleskiego**. Niech $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{1})$, wówczas zmienna losowa \mathbf{Lz} ma rozkład o zerowej wartości oczekiwanej i macierzy kowariancji

$$\mathbb{E} [(\mathbf{Lz})(\mathbf{Lz})^T] = \mathbb{E} [\mathbf{Lzz}^T\mathbf{L}^T] = \mathbf{L}\mathbb{E}[\mathbf{zz}^T]\mathbf{L}^T = \mathbf{L}\mathbf{1}\mathbf{L}^T = \mathbf{K} . \quad (3.30)$$

Powyższe własności wskazują, iż macierze kowariancji można w pewnym sensie utożsamiać z nieujemnie określonymi macierzami symetrycznymi.

Definicja 3.2 (Funkcji kowariancji). *Funkcję $k : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ taką, że $\forall m \in \mathbb{N} : \forall X = \{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^m\} \subset \mathbb{R}^n$ macierz*

$$k(X, X) = \begin{bmatrix} k(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^1) & k(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2) & \cdots & k(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^m) \\ k(\mathbf{x}^2, \mathbf{x}^1) & k(\mathbf{x}^2, \mathbf{x}^2) & \cdots & k(\mathbf{x}^2, \mathbf{x}^m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}^m, \mathbf{x}^1) & k(\mathbf{x}^m, \mathbf{x}^2) & \cdots & k(\mathbf{x}^m, \mathbf{x}^m) \end{bmatrix}$$

*jest dodatnio określoną macierzą symetryczną nazywamy funkcję kowariancji, ją-drem dodatnio określonym (z ang. positive definite kernel) lub **jądrem Mercera**.*

Dla dwóch zbiorów punktów $X = \{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^m\} \subset \mathbb{R}^n$ i $Y = \{\mathbf{y}^1, \dots, \mathbf{y}^s\} \subset \mathbb{R}^n$ i funkcji kowariancji k wprowadzimy oznaczenie

$$k(X, Y) := \begin{bmatrix} k(\mathbf{x}^1, \mathbf{y}^1) & k(\mathbf{x}^1, \mathbf{y}^2) & \cdots & k(\mathbf{x}^1, \mathbf{y}^s) \\ k(\mathbf{x}^2, \mathbf{y}^1) & k(\mathbf{x}^2, \mathbf{y}^2) & \cdots & k(\mathbf{x}^2, \mathbf{y}^s) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k(\mathbf{x}^m, \mathbf{y}^1) & k(\mathbf{x}^m, \mathbf{y}^2) & \cdots & k(\mathbf{x}^m, \mathbf{y}^s) \end{bmatrix}. \quad (3.31)$$

Poniżej podajemy kilka przykładów funkcji kowariancji

- *Gaussian kernel* dla normy $\|\cdot\|$ i hiper-parametrów a, l (amplituda i skala długości)

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = a^2 \exp \left\{ -\frac{1}{2l^2} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 \right\} \quad (3.32)$$

- *Periodic kernel* dla normy $\|\cdot\|$ i hiper-parametrów a, l, p (amplituda, skala długości, okres zmienności)

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = a^2 \exp \left\{ -\frac{2}{l^2} \sin^2 \left(\frac{\pi}{p} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \right) \right\} \quad (3.33)$$

- *White noise kernel* dla hiper-parametru σ

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sigma^2 \delta_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \quad (3.34)$$

- *Matérn kernel* dla normy $\|\cdot\|$ i hiper-parametrów a, l, ν (amplituda, skala długości, regularność)

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = a^2 \frac{2^{1-\nu}}{\Gamma(\nu)} \left(\frac{\sqrt{2\nu}}{l} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \right)^\nu K_\nu \left(\frac{\sqrt{2\nu}}{l} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \right), \quad (3.35)$$

gdzie $\Gamma(x)$ to funkcja gamma Eulera, a $K_\nu(x)$ to zmodyfikowana funkcja Bessela 2-go rodzaju rzędu ν .

Twierdzenie 3.2 (Własności funkcji kowariancji). *Suma lub iloczyn dwóch funkcji kowariancji oraz złożenie funkcji kowariancji z wielomianem o nieujemnych współczynnikach jest również funkcją kowariancji.*

Definicja 3.3 (Procesu gaussowskiego). *Procesem Gaussowskim (z ang. Gaussian Process) nazywamy rodzinę skalarnych zmiennych losowych indeksowanych przez punkty $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$*

$$\mathcal{GP} = \{f_{\mathbf{x}} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$$

taką że każdy skończony podzbiór \mathcal{GP} ma łącznie wielowymiarowy rozkład normalny tj. dla dowolnego zbioru $X = \{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^m\} \subset \mathbb{R}^n$ zachodzi

$$\begin{bmatrix} f_{\mathbf{x}^1} \\ \vdots \\ f_{\mathbf{x}^m} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_X, \boldsymbol{\Sigma}_X).$$

Zauważmy, iż proces Gaussowski możemy jednoznacznie zdefiniować podając przepisy na parametry $\boldsymbol{\mu}_X$ i $\boldsymbol{\Sigma}_X$ dla dowolnego zbioru X . W praktyce często przyjmujemy $\boldsymbol{\mu}_X = \mathbf{0}$, natomiast przepisem na macierz kowariancji może być zdefiniowana wyżej funkcja kowariancji $k(X, X)$ tj.

$$\begin{bmatrix} f_{\mathbf{x}^1} \\ \vdots \\ f_{\mathbf{x}^m} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, k(X, X)). \quad (3.36)$$

Process Gaussowski daje nam w praktyce rozkład prawdopodobieństwa nad funkcjami $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$, których charakter jest określony przez jądro k (np. funkcja gładka dla jądra Gaussowskiego, okresowa dla jądra periodycznego, itp.). Zauważmy, że nie wnioskujemy tu o parametrach konkretnej rodziny funkcji (jak w przypadku regresji liniowej); interesuje nas jedynie rozkład predykcyjny. Założmy, iż w dokładnie znanych przez nas punktach $X = \{\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \dots, \mathbf{x}^m\}$ zaobserwowaliśmy wartości pewnej funkcji, o których zakładamy, iż pochodzą z procesu Gaussowskiego zadanego jądrem k , które wyraża nasze założenia a priori co do charakteru badanej funkcji

$$\mathbf{f}_X = \begin{bmatrix} f_{\mathbf{x}^1} \\ \vdots \\ f_{\mathbf{x}^m} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, k(X, X)). \quad (3.37)$$

Powiedzmy, iż chcemy znać wartości \mathbf{f}_Y tej funkcji w zadanych punktach $Y = \{\mathbf{y}^1, \mathbf{y}^2, \dots, \mathbf{y}^s\}$. Ponieważ założyliśmy, iż wartości funkcji pochodzą z procesu

Gaussowskiego, więc rozkład łączny \mathbf{f}_X i \mathbf{f}_Y jest rozkładem normalnym

$$\begin{bmatrix} \mathbf{f}_X \\ \mathbf{f}_Y \end{bmatrix} \sim \mathcal{N} \left(\mathbf{0}, \begin{bmatrix} k(X, X) & k(X, Y) \\ k(Y, X) & k(Y, Y) \end{bmatrix} \right). \quad (3.38)$$

Zauważmy, iż jest to instancja modelu gaussowskiego (Tw. 3.1), więc rozkład warunkowy $\mathbf{f}_Y | \mathbf{f}_X$ jest również rozkładem normalnym o parametrach

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu} &= k(Y, X) k^{-1}(X, X) \mathbf{f}_X \\ \boldsymbol{\Sigma} &= k(Y, Y) - k(Y, X) k^{-1}(X, X) k(X, Y) \end{aligned} \quad (3.39)$$

Dodatkową niepewność związaną z pomiarem wartości \mathbf{f}_X możemy uchwycić zmieniając postać jądra

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leftarrow k(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \mathcal{I}_X(\mathbf{x}) \sigma^2 \delta_{\mathbf{x}, \mathbf{y}}, \quad (3.40)$$

gdzie σ jest hiper-parametrem określającym precyzję pomiaru. Oczywiście k jest dalej funkcją kowariancji, gdyż takie podstawienie powoduje jedynie dodanie dodatnich członów do pewnych elementów diagonalnych macierzy kowariancji, więc macierz ta jest nadal symetryczna i dodatnio określona. Wówczas rozkład predykcyjny ma parametry

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\mu} &= k(Y, X) [k(X, X) + \sigma^2 \mathbf{1}]^{-1} \mathbf{f}_X \\ \boldsymbol{\Sigma} &= k(Y, Y) - k(Y, X) [k(X, X) + \sigma^2 \mathbf{1}]^{-1} k(X, Y) \end{aligned} \quad (3.41)$$

3.7 Metryki do oceny regresji i klasyfikacji

Wcześniej nie wspominaliśmy nic o metodach sprawdzenia jakości modelu po wytrenowaniu. Zasadniczo, aby ocenić predykcje modelu używamy odpowiednich metryk, których wartości określają jak dobry jest model.

3.7.1 Regresja

W przypadku regresji najczęściej używanymi metrykami są RMSE (z ang. *Root Mean Squared Error*) oraz MAE (z ang. *Mean Absolute Error*) zdefiniowane odpowiednio jako

$$\text{RMSE} := \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}, \quad \text{MAE} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|. \quad (3.42)$$

Metryki te mają jednakową jednostkę jak predykcje. Jeśli chcielibyśmy mieć liczbę względną określającą jakość modelu to mamy do dyspozycji metryki MAPE (z

ang. *Mean Absolute Percentage Error*) oraz SMAPE (z ang. *Symmetric Mean Absolute Percentage Error*) zdefiniowane odpowiednio jako

$$\text{MAPE} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|, \quad \text{SMAPE} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{|y_i| + |\hat{y}_i|}. \quad (3.43)$$

Obie te metryki mają zakres od 0 do 1, przy czym niższa wartość oznacza lepszy model. Metryki te mają jednak szereg problemów, z których najpoważniejsze to: problemy, gdy wartości są bliskie 0, asymetryczne traktowanie predykcji za dużych oraz za małych. Z tych powodów znacznie lepszą względną metryką jest MASE (z ang. *Mean Absolute Scaled Error*)

$$\text{MASE} := \frac{\sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|}{\sum_{i=1}^n |y_i - \bar{y}|}, \quad (3.44)$$

gdzie $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$. Metryka MASE jest zatem względnym błędem MAE jaki popełnia nasz model w stosunku do modelu naiwnego, który przewiduje zawsze wartość średnią.

3.7.2 Klasyfikacja binarna

W przypadku zadania klasyfikacji binarnej naszym celem dla danego wektora cech jest zwrócenie jednej z dwóch klas, które będziemy nazywać klasą pozytywną i negatywną. O ile w przypadku regresji pomiar jakości modelu był całkiem prosty, o tyle w przypadku klasyfikacji sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Zauważmy bowiem, iż mamy 4 możliwości odpowiedzi klasyfikatora

- *True Positive (TP)* – poprawnie zaklasyfikowaliśmy klasę pozytywną jako pozytywną
- *True Negative (TN)* – poprawnie zaklasyfikowaliśmy klasę negatywną jako negatywną
- *False Positive (FP)* – niepoprawnie zaklasyfikowaliśmy klasę negatywną jako pozytywną
- *False Negative (FN)* – niepoprawnie zaklasyfikowaliśmy klasę pozytywną jako negatywną

Na podstawie ilości TP, TN, FP i FN w zbiorze testowym możemy wykreślić tzw. **macierz pomyłek** (z ang. *confusion matrix*) pokazującą ilość każdej z możliwości. Następnie możemy obliczyć różne stosunki tych wartości, aby uzyskać

różne metryki. Najbardziej standardowymi są **accuracy**, **precision** oraz **recall** (lub inaczej sensitivity) zdefiniowane jako

$$\text{Accuracy} := \frac{TP + TN}{n}, \quad \text{Precision} := \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{Recall} := \frac{TP}{TP + FN}. \quad (3.45)$$

Wartość accuracy mówi po prostu jaki stosunek przykładów został poprawnie zaklasyfikowany (zauważmy tutaj, że $TP + TN + FP + FN = n$). Nie jest to jednak dobra miara jakości, gdy nasz zbiór jest niebalansowany, tj. zawiera więcej przykładów określonej klasy.

		Predicted Class		
		Positive	Negative	
Actual Class	Positive	True Positive (TP)	False Negative (FN) Type II Error	Sensitivity $\frac{TP}{(TP + FN)}$
	Negative	False Positive (FP) Type I Error	True Negative (TN)	Specificity $\frac{TN}{(TN + FP)}$
		Precision $\frac{TP}{(TP + FP)}$	Negative Predictive Value $\frac{TN}{(TN + FN)}$	Accuracy $\frac{TP + TN}{(TP + TN + FP + FN)}$

Rysunek 1: Macierz pomyłek oraz możliwe metryki oceny jakości klasyfikatora

Wartość precision określa jak pewny jest klasyfikator przy wykrywaniu klasy pozytywnej, natomiast recall mówi o tym jak dobrze klasyfikator „wyławia” przykłady pozytywne. Zauważmy jednak, iż nie możemy stosować żadnej z tych metryk w odosobnieniu. Istotnie klasyfikator, który zwraca zawsze klasę pozytywną ma maksymalny recall, a klasyfikator, który zwraca zawsze klasę negatywną ma nieokreślony precision (i jest oczywiście beznadziejnym klasyfikatorem). Musimy więc zawsze ewaluować model na obu tych metrykach i jedynie dobry wynik obu z nich mówi o jakości klasyfikatora. Oczywiście czasami chcielibyśmy określić jakość modelu za pomocą jednej liczby, a niekoniecznie sprawdzać zawsze macierz pomyłek (choć jest to bardzo użyteczne) lub podawać wartości dwóch metryk. Metryką, która łączy precision i recall jest F_β -**score** zdefiniowany jako

$$F_\beta := (1 + \beta^2) \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\beta^2 \cdot \text{Precision} + \text{Recall}}, \quad (3.46)$$

gdzie β określa ile razy bardziej ważny jest recall od precision. Typowo używa się F_1 -score

$$F_1 = 2 \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}. \quad (3.47)$$

Wiele klasyfikatorów oprócz twardych predykcji zwraca również rozkład prawdopodobieństwa nad klasami. W przypadku klasyfikacji binarnej jest to oczywiście rozkład zero-jedynkowy z parametrem p określającym prawdopodobieństwo klasy pozytywnej dla danego wektora cech. Standardowo oczywiście twardą predykcją jest ta z klas, która ma większe prawdopodobieństwo, czyli (co równoważne) predykcją jest klasa pozytywna jeśli $p > 0.5$. W niektórych problemach chcemy jednak zmienić ten próg i dokonać tzw. *threshold tuning*. Wykresem, który pozwala na dokonanie tuningu progu jest **krzywa ROC** (z ang. *Receiver Operating Characteristic curve*), która jest krzywą parametryczną wyznaczoną przez punkty $(\text{FPR}(\text{threshold}), \text{TPR}(\text{threshold}))$ dla progów z zakresu $[0; 1]$, gdzie

$$\text{TPR} := \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}, \quad \text{FPR} := \frac{\text{FP}}{\text{FP} + \text{TN}}. \quad (3.48)$$

Metryką niezależną od wybranego progu jest tzw. **AUROC** (z ang. *Area under ROC curve*) zdefiniowany jako pole powierzchni pod krzywą ROC dla danego klasyfikatora. Zauważmy, że klasyfikator losowy, który zwraca zawsze klasę pozytywną z prawdopodobieństwem równym wartości progu ma wartość AUROC równą 0.5, natomiast idealny klasyfikator, który niezależnie od wartości progu klasyfikuje wszystkie przykłady poprawnie ma AUROC równy 1.

Inną analogiczną metryką jest **AUPRC**, gdzie zamiast krzywej ROC stosujemy krzywą **PRC** (z ang. *Precision-Recall Curve*), w której zamiast TPR i FPR używamy odpowiednio Precision i Recall. Metryka AUPRC jest często wykorzystywana w przypadku klasyfikacji ekstremalnie niezbalansowanej, w której mamy bardzo mało ($< 1\%$) klasy pozytywnej.

3.7.3 Klasyfikacja wieloklasowa

W przypadku klasyfikacji wieloklasowej używamy zasadniczo takich samych metryk jak w klasyfikacji binarnej, ale wprowadzamy mikro i makro uśrednianie (z ang. *micro/macro-averaging*). Przez TP_k będziemy rozumieć liczbę prawidłowo zaklasyfikowanych przykładów z klasy k , FP_k to liczba przykładów z innych klas, które zaklasyfikowaliśmy nieprawidłowo jako k -tą klasę, FN_k to liczba przykładów z klasy k , które zaklasyfikowaliśmy jako inną klasę. Wówczas odpowiednie

metryki mają postać

$$\begin{aligned}\text{MicroPrecision} &:= \frac{\sum_k \text{TP}_k}{\sum_k \text{TP}_k + \sum_k \text{FP}_k}, \\ \text{MacroPrecision} &:= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \frac{\text{TP}_k}{\text{TP}_k + \text{FP}_k}\end{aligned}\tag{3.49}$$

oraz

$$\begin{aligned}\text{MicroRecall} &:= \frac{\sum_k \text{TP}_k}{\sum_k \text{TP}_k + \sum_k \text{FN}_k}, \\ \text{MacroRecall} &:= \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \frac{\text{TP}_k}{\text{TP}_k + \text{FN}_k}.\end{aligned}\tag{3.50}$$

W przypadku klasyfikacji wieloklasowej macierz pomyłek jest macierzą wymiaru $K \times K$, gdzie K jest liczbą klas.

3.8 Klasyfikator najbliższych sąsiadów

Do tej pory zajmowaliśmy się problemami regresji ciągłej zmiennej skalarnej. Przechodzimy teraz do metod uczenia maszynowego wykorzystywanych dla problemów klasyfikacji. Jako pierwszy rozważmy jeden z najprostszych (ale bardzo mocnych) modeli – klasyfikator k najbliższych sąsiadów (z ang. *k Nearest Neighbors*, kNN). Załóżmy, iż mamy zbiór obserwacji i.i.d. postaci $\mathcal{X} = \{y_i(\mathbf{x}^i)\}_{i=1}^n$ przy czym y może być zarówno skalarną zmienną ciągłą jak i elementem skończonego zbioru klas. Zakładamy, że wektory cech $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$, a $\mathbf{d} : \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \mapsto I \subseteq \mathbb{R}$ jest metryką, półmetryką lub pewną miarą podobieństwa między punktami \mathbb{R}^d . Reguła decyzyjna klasyfikatora k najbliższych sąsiadów polega na znalezieniu dla nowego wektora cech \mathbf{t} , k najbliższych względem funkcji \mathbf{d} punktów ze zbioru $\{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n\}$ i zwróceniu najczęstszej klasy dla tych sąsiadów. Metodę najbliższych sąsiadów można również wykorzystać do regresji, gdzie zwracamy wartość średnią arytmetyczną wartości y dla znalezionych k najbliższych sąsiadów (powoduje to, że model taki potrafi tylko interpolować wartości, więc nie jest dobrym modelem dla regresji). W przypadku klasyfikacji możemy natomiast zwracać również rozkład prawdopodobieństwa klas dla nowego wektora cech \mathbf{t} przez podanie stosunków występowania danej klasy wśród k najbliższych sąsiadów do k .

Klasyfikator kNN jest bardzo elastycznym modelem z nieliniową granicą decyzyjną. Jakość klasyfikacji silnie zależy od lokalnej gęstości punktów w przestrzeni \mathbb{R}^d oraz wybranej wartości k , będącej hiperparametrem tego modelu. Ogólnie

niskie k powoduje, że kNN ma duży variance i dość „poszarpaną” granicę decyzyjną, natomiast wysokie k powoduje, że kNN ma duży bias i „gładką” granicę decyzyjną. Typowo wykorzystywane funkcje d to

- metryka euklidesowa $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{y})^T (\mathbf{x} - \mathbf{y})}$;
- pół-metryka euklidesowa $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{x} - \mathbf{y})^T (\mathbf{x} - \mathbf{y})$;
- metryka Manhattan $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^d |\mathbf{x}_i - \mathbf{y}_i|$;
- podobieństwo cosinusowe $d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\mathbf{x}^T \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2}$

Jedną z modyfikacji klasyfikatora kNN, który może polepszyć wyniki w przypadku, gdy w naszej przestrzeni istnieją obszary, w których mamy małą gęstość punktów ze zbioru \mathcal{X} jest **ważenie sąsiadów**, które polega na tym, iż prawdopodobieństwa danej klasy wśród k sąsiadów obliczamy teraz jako średnią ważoną, gdzie wagą jest odwrotność odległości danego sąsiada od nowego wektora cech $w(\mathbf{t}, \mathbf{x}) = 1/d(\mathbf{t}, \mathbf{x})$.

W przypadku naiwnego kNN podczas treningu zapamiętujemy jedynie zbiór \mathcal{X} natomiast naiwna implementacja predykcji ma złożoność czasową $O(knd)$, przy założeniu, że złożoność obliczenia funkcji d dla pary punktów ma złożoność $O(d)$. Jest to nieakceptowalna złożoność, gdyż zwykle chcemy używać klasyfikatora kNN do setek milionów punktów. Dwa podejścia, które stosuje się zwykle do rozwiązania tego problemu to:

- zbudowanie odpowiedniej struktury danych w fazie treningu, aby w czasie predykcji można było szybciej znajdować najbliższych sąsiadów (np. k-d tree, ball tree);
- wykorzystanie algorytmów aproksymacyjnych (z ang. *Approximate Nearest Neighbors*, *ANN*) do znajdowania sąsiadów, którzy niekoniecznie naprawdę są najbliżsi, ale aproksymacja jest wystarczająco dobra do praktycznych zastosowań.

Obecnie to drugie podejście jest dominujące i wykorzystywane na przykład w przypadku dużych modeli językowych do wyszukiwania kontekstów dla danych zapytań (z ang. *Retrieval Augmented Generation*).

3.9 Naiwny klasyfikator bayesowski

Rozważamy dalej problem klasyfikacji, w którym mamy zbiór przykładów i.i.d. postaci $\mathcal{X} = \{y_i(\mathbf{x}^i)\}_{i=1}^n$, gdzie $y \in \{c_1, \dots, c_K\}$ oraz $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$. W ogólności mamy

rozkład warunkowy danej klasy pod warunkiem wektora cech, który jest dany przez gęstość prawdopodobieństwa $p(c_k \mid \mathbf{x})$. Korzystając z twierdzenia Bayesa możemy zapisać

$$p(c_k \mid \mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x} \mid c_k)p(c_k)}{p(\mathbf{x})}. \quad (3.51)$$

Jeśli umiemy obliczyć licznik wyrażenia po prawej stronie, to korzystając z **reguły decyzyjnej MAP** klasę dla nowego wektora cech wybieramy jako

$$\arg \max_{c_k \in \{c_1, \dots, c_K\}} p(\mathbf{x} \mid c_k)p(c_k). \quad (3.52)$$

Powstaje pytanie jak obliczyć to wyrażenie przy tak luźnych założeniach. Wprowadzamy naiwne założenie warunkowej niezależności cech względem danej klasy tj.

$$p(\mathbf{x} \mid c_k) = p(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_d \mid c_k) = \prod_{j=1}^d p(\mathbf{x}_j \mid c_k). \quad (3.53)$$

Teraz jednowymiarowe rozkłady warunkowe $p(\mathbf{x}_j \mid c_k)$ możemy estymować z danych \mathcal{X} np. korzystając z jądrowego estymatora gęstości lub zakładając konkretny model parametryczny (np. jednowymiarowy rozkład normalny, rozkład dwumianowy) i estymując jego parametry dla każdej z klas osobno. Naiwne założenie warunkowej niezależności pozwala złagodzić problemy wynikające z przekleństwa wymiarowości (z ang. *curse of dimensionality*), takie jak potrzeba zbiorów danych skalujących się wykładniczo wraz z liczbą cech d . Człon $p(c_k)$ można natomiast prosto oszacować jako stosunek przykładów danej klasy w zbiorze \mathcal{X} .

3.10 Estymator jądrowy gęstości

Założmy, że mamy zbiór obserwacji i.i.d. $\{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n\}$ taki, że $\mathbf{x} \sim \mathcal{D}$ dla pewnego d -wymiarowego ciągłego rozkładu prawdopodobieństwa \mathcal{D} z nieznaną gęstością prawdopodobieństwa $p(\mathbf{x})$. Chcemy znaleźć estymator $\hat{p}(\mathbf{x})$ tej funkcji. Estymatorem jądrowym gęstości funkcji p (z ang. *kernel density estimator*) nazywamy funkcję

$$\hat{p}(\mathbf{x}) := \frac{1}{mh^d} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{\mathbf{x} - \mathbf{x}^i}{h}\right), \quad (3.54)$$

gdzie $h \in \mathbb{R}$ jest pewnym hiperparametrem zwanym *bandwidth*, a $K : \mathbb{R}^d \mapsto [0; \infty)$ to tzw. funkcja jądrowa będąca parzystą funkcją posiadającą w 0 maksimum globalne oraz spełniającą warunek unormowania

$$\int_{\mathbb{R}^d} K(\mathbf{x}) d^d \mathbf{x} = 1. \quad (3.55)$$

Ze statystycznego punktu widzenia, postać jądra nie ma istotnego znaczenia i wybór funkcji K może być arbitralny, uwzględniający przede wszystkim pożądane własności otrzymanego estymatora, na przykład klasę jego regularności (ciągłość, różniczkowalność itp.). W przypadku jednowymiarowym jako funkcję K przyjmuje się klasyczne postacie gęstości rozkładów probabilistycznych, na przykład gęstość rozkładu normalnego. W przypadku wielowymiarowym stosuje się tzw. jądro radialne tj. dla jądra jednowymiarowego K wielowymiarowe jądro radialne definiujemy jako

$$K(\mathbf{x}) = K(\|\mathbf{x}\|) \quad (3.56)$$

dla pewnej normy (typowo normy euklidesowej) $\|\cdot\|$.

KDE w praktycznych zastosowaniach często przyspiesza się za pomocą struktur danych analogicznych jak w przypadku kNN, tj. zamiast sumować przyczynki od wszystkich punktów \mathbf{x}^i dla danego \mathbf{x} , znajdujemy k najbliższych sąsiadów \mathbf{x} ze zbioru $\{\mathbf{x}^i\}_{i=1}^n$ stosując np. ANN i obliczamy przyczynki do $\hat{p}(\mathbf{x})$ tylko od nich.

Jedynym większym problemem w przypadku KDE jest wybór odpowiedniej wartości parametru h . Jeśli używamy jądra gaussowskiego to **reguła Silvermana**, która podaje prosty przepis na szerokość kernela, przy założeniu, iż rozkład jest unimodalny

$$h_{\text{Silverman}} = \left(\frac{4}{d+2} \right) n^{\frac{-1}{d+4}} \sigma, \quad (3.57)$$

gdzie σ to odchylenie standardowe, n to liczba próbek, a d – liczba wymiarów.

3.11 Wieloklasowa regresja logistyczna

Powróćmy do zagadnienia klasyfikacji, w którym mamy zbiór obserwacji i.i.d. $\mathcal{X} = \{y_i(\mathbf{x}^i)\}_{i=1}^n$, gdzie $y \in \{c_1, \dots, c_K\}$ i $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$. Pokażemy teraz podejście oparte na estymacji MLE podobnie jak w przypadku regresji. Założymy, że obserwacje $y(\mathbf{x})$ pochodzą z rozkładu kategoriowego (wielopunktowego) zależnego od parametrów \mathbf{W} jako

$$y(\mathbf{x}) \mid \mathbf{W} \sim \text{Cat}(\pi_1(\phi(\mathbf{x}; \mathbf{W})), \dots, \pi_K(\phi(\mathbf{x}; \mathbf{W}))), \quad (3.58)$$

gdzie funkcja $\pi : \mathbb{R}^K \mapsto [0; 1]^K$ musi spełniać warunek unormowania

$$\forall \mathbf{z} \in \mathbb{R}^K : \sum_{j=1}^K \pi_j(\mathbf{z}) = 1,$$

aby jej składowe były odpowiadały prawdopodobieństwom danej klasy, Funkcja $\phi : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}^K$ jest natomiast dowolną funkcją przekształcającą wektor cech na

rzeczywisty wektor wymiaru K . W szczególności przyjmujemy następującą postać funkcji π zwaną **funkcją softmax**

$$\pi_j(\mathbf{z}) = \frac{\exp(\mathbf{z}_j)}{\sum_{k=1}^K \exp(\mathbf{z}_k)} . \quad (3.59)$$

W przypadku wieloklasowej regresji logistycznej (zwanej również **regresją softmax**) jako funkcję ϕ przyjmujemy proste przekształcenie liniowe

$$\phi(\mathbf{x}; \mathbf{W}) = \mathbf{W}\mathbf{x} , \quad (3.60)$$

gdzie \mathbf{W} jest macierzą estymowanych parametrów wymiaru $K \times d$. Wyprowadzimy teraz wzór na funkcję kosztu przy takim modelu statystycznym. Zauważmy wpierw, iż wiarygodność pojedynczego przykładu ze zbioru \mathcal{X} możemy zapisać jako

$$p(y_i(\mathbf{x}^i) \mid \mathbf{W}) = \prod_{j=1}^K \pi_j(\phi(\mathbf{x}^i; \mathbf{W}))^{[y_i=c_j]} , \quad (3.61)$$

gdzie $[\dots]$ oznacza nawias Iversona. W takim razie wiarygodność całego zbioru \mathcal{X} ma postać

$$\mathcal{L}(\mathcal{X}; \mathbf{W}) = \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^K \pi_j(\phi(\mathbf{x}^i; \mathbf{W}))^{[y_i=c_j]} , \quad (3.62)$$

skąd funkcja kosztu ma postać

$$L(\mathcal{X}; \mathbf{W}) = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^K [y_i = c_j] \log [\pi_j(\phi(\mathbf{x}^i; \mathbf{W}))] . \quad (3.63)$$

Wprowadzając macierz $\mathbf{T}_{ij} = [y_i = c_j]$, której każdy wiersz jest tzw. **wektorem one-hot** dla danego przykładu, możemy zapisać

$$L(\mathcal{X}; \mathbf{W}) = - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^K \mathbf{T}_{ij} \log [\pi_j(\phi(\mathbf{x}^i; \mathbf{W}))] . \quad (3.64)$$

Niestety dla tak zdefiniowanej funkcji kosztu nie można znaleźć wzoru na minimum w postaci analitycznej (jak w przypadku regresji liniowej), dlatego do znalezienia estymaty MLE wykorzystujemy algorytmy optymalizacji numerycznej, w tym przypadku zwykle algorytmy gradientowe. Wyprowadzimy więc jeszcze wzór

na pochodną funkcji kosztu po parametrach \mathbf{W} . Oznaczmy $\phi^i(\mathbf{W}) = \phi(\mathbf{x}^i; \mathbf{W})$ oraz $\pi_j^i(\mathbf{W}) = \pi_j(\phi^i(\mathbf{W}))$. Obliczmy najpierw pochodną L po ϕ_α^i

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \phi_\alpha^i} &= - \sum_{\mu=1}^n \sum_{\beta=1}^K \frac{\partial L}{\partial \pi_\beta^\mu} \frac{\partial \pi_\beta^\mu}{\partial \phi_\alpha^i} \\ &= - \sum_{\mu=1}^n \sum_{\beta=1}^K \frac{\mathbf{T}_{\mu\beta}}{\pi_\beta^\mu} \frac{\exp(\phi_\beta^\mu) \delta_{\mu i} \delta_{\beta\alpha} \left[\sum_{k=1}^K \exp(\phi_k^\mu) \right] - \exp(\phi_\beta^\mu) \exp(\phi_\alpha^\mu) \delta_{\mu i}}{\left[\sum_{k=1}^K \exp(\phi_k^\mu) \right]^2}, \end{aligned} \quad (3.65)$$

gdzie δ oznacza deltę Kroneckera. Rozpisując dalej powyższe wyrażenie otrzymujemy

$$\begin{aligned} & - \sum_{\mu=1}^n \sum_{\beta=1}^K \mathbf{T}_{\mu\beta} \frac{\sum_{k=1}^K \exp(\phi_k^\mu)}{\exp(\phi_\beta^\mu)} \left\{ \frac{\exp(\phi_\beta^\mu) \delta_{\mu i} \delta_{\beta\alpha}}{\sum_{k=1}^K \exp(\phi_k^\mu)} - \frac{\exp(\phi_\beta^\mu) \exp(\phi_\alpha^\mu) \delta_{\mu i}}{\left[\sum_{k=1}^K \exp(\phi_k^\mu) \right]^2} \right\} \\ &= - \sum_{\mu=1}^n \sum_{\beta=1}^K (\mathbf{T}_{\mu\beta} \delta_{\mu i} \delta_{\beta\alpha} - \mathbf{T}_{\mu\beta} \pi_\alpha^\mu \delta_{\mu i}) = \pi_\alpha^i - \mathbf{T}_{i\alpha}, \end{aligned} \quad (3.66)$$

zatem ostatecznie

$$\frac{\partial L}{\partial \phi_\alpha^i} = \pi_\alpha^i - \mathbf{T}_{i\alpha}, \quad (3.67)$$

lub wprowadzając macierze $\Phi_{ij} = \phi_j^i$ oraz $\Pi_{ij} = \pi_j^i$ możemy zapisać powyższy wzór w eleganckiej postaci macierzowej

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial \Phi} = \Pi - \mathbf{T}.} \quad (3.68)$$

Możemy zatem prosto obliczyć pochodną funkcji kosztu po parametrach \mathbf{W} jako

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}_{\mu\nu}} = \sum_{i=1}^n \sum_{\alpha=1}^K \frac{\partial L}{\partial \phi_\alpha^i} \frac{\partial \phi_\alpha^i}{\partial \mathbf{W}_{\mu\nu}} = \sum_{i=1}^n \sum_{\alpha=1}^K (\pi_\alpha^i - \mathbf{T}_{i\alpha}) \mathbf{x}_\nu^i \delta_{\alpha\mu} = \sum_{i=1}^n (\pi_\mu^i - \mathbf{T}_{i\mu}) \mathbf{x}_\nu^i. \quad (3.69)$$

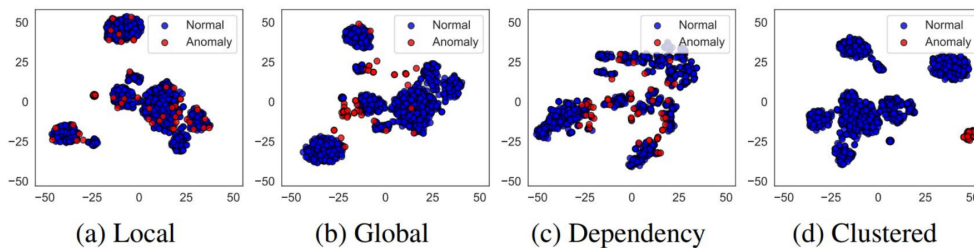
Wprowadzając macierz $\mathbf{X}_{ij} = \mathbf{x}_j^i$ możemy zapisać powyższy wzór w zwięzłej postaci macierzowej

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial \mathbf{W}} = (\Pi - \mathbf{T})^T \mathbf{X}.} \quad (3.70)$$

3.12 Anomaly detection

Anomalie to punkty tak różne od „typowych”, że trzeba uznać, iż zostały wygenerowane przez inne zjawisko. Można je traktować jak ekstremalnie małą klasę pozytywną (klasyfikacja ekstremalnie niezbilansowana). Typowo wyróżnia się następujące rodzaje anomalii w danych:

- **local** – punkty anomalne różnią się od pobliskich;
- **global** – punkty anomalne różnią się od ogółu danych;
- **dependency** – zależności między typowymi wartościami cech są zaburzone;
- **clustered** – anomalie są do siebie podobne i tworzą zbite klastry.



Rysunek 2: Wizualizacja rodzajów anomalii

Typowe podejścia do anomaly detection są nienadzorowane i mierzą „anormalność” punktu, bez patrzenia na klasy. Do oceny jakości dalej trzeba oznaczyć punktów, przynajmniej z klasy pozytywnej. Podejścia nadzorowane to klasyfikacji z modyfikacjami – typowo lepsze wyniki, ale dużo większy koszt stworzenia zbioru. Algorytmy pół-nadzorowane (z ang. *semi-supervised*) łączą powyższe na różne sposoby.

3.13 Metody selekcji cech

Zwykle dane w zbiorach wykorzystywanych w uczeniu maszynowym mają dużą wymiarowość (wiele cech). Nas jednak najbardziej interesuje tzw. *intrinsic dimensionality*, czyli podprzestrzeń, która jest realnie ważna dla problemu klasyfikacji lub regresji. Celem selekcji cech jest właśnie wybór tych cech, które są istotne. Typowo obliczamy ważność cech (z ang. *feature importance*) i usuwamy te najmniej wartościowe. Takie podejście może pomóc nam usunąć szum z danych i poprawić wyniki modeli (jest to szczególnie ważne dla modeli, które używają cech

wprost np. kNN, Naive Bayes). Najczęstszymi podejściami do selekcji cech są tzw. metody *filter* i *embedded*.

- **Metody *filter*.** Waga cechy jest obliczana na podstawie pewnej ogólnej miary jakości cech; są typowo oparte na pewnych statystykach i sprawdzają pojedynczą zmienną naraz (tzw. metody *univariate*).
 - ***Variance threshold*.** Przeskalowujemy cechy korzystając z MinMax, aby wszystkie miały ten sam zakres wartości. Obliczamy wariancję każdej cechy. Odrzucamy cechy o bardzo małej wariancji, oznacza to bowiem, iż są praktycznie stałe. Próg typowo jest ustalany na bardzo niski typu 0.01.
 - **Korelacja cech.** Obliczamy macierz korelacji i cech, po czym z każdej pary eliminujemy najmocniej skorelowane cechy, poprzez usunięcie tej o niższej wariancji lub tej, która ma średnio większe korelacje z innymi cechami.
 - **Korelacja ze zmienną zależną.** Obliczamy korelacje między cechami, a zmienną zależną i usuwamy te o wartości bezwzględnej bliskiej 0.
 - ***Mutual Information*.** Obliczamy informację wzajemną (z ang. *Mutual Information*, *MI*) zdefiniowaną dla zmiennych losowych rzeczywistych X, Y , jako

$$I(X; Y) = \iint p(x, y) \log \left[\frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} \right] dx dy . \quad (3.71)$$

Gdy zmienne są niezależne, to MI wynosi 0. Aby obliczyć powyższy wzór używamy KDE i najbliższych sąsiadów, aby przybliżyć rozkłady prawdopodobieństwa.

- **Metody *embedded*.** W metodach *embedded* trenujemy jakiś parametryczny model uczenia maszynowego na naszych danych i wagi tego modelu interpretujemy jako wagi cech w zbiorze. Metody te wymagają dobrych modeli, zauważmy bowiem, że wagi modelu mówią tak naprawdę jak ważna jest dana cecha dla predykcji tego modelu, a nie ogólnie dla zagadnienia. Jako modele można wybrać proste modele liniowe, w których mamy prostą interpretację wag.

3.14 Próbkowanie Monte Carlo łańcuchami Markowa

3.14.1 Algorytm Metropolisa–Hastingsa

3.14.2 Próbkowanie Gibbsa

4 Uczenie głębokie i sieci neuronowe